

デジタル超音波探傷器

UI-S7 *Version2*

取扱説明書

【 Rev. D ソフトウェアバージョン 2.04 以降対応 】



■ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

特に『はじめに』と『安全のための注意』はご使用前に必ずお読みください。
保証書は必ず『ご購入日・販売店名』などの記入を確かめてからお受け取りください。

■取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

1. はじめに	3
2. 安全のための注意	3
2. 1. 危険	4
2. 2. 警告	4
2. 3. 注意	5
3. 構成品	7
4. 本体の持ち運び方法	7
5. 各部の名称と用途	8
5. 1. 本体及び外部機器とのインタフェース部	8
5. 2. 二次電池の名称と収納・充電方法	10
5. 3. 姿勢調整方法	11
6. 電源の投入	12
6. 1. 電源の投入手順	12
6. 2. 電源のオフ	12
7. 画面構成	13
7. 1. 表示画面構成	13
7. 2. 選択条件表示エリアの説明	14
8. パネルキーの配置と機能	15
8. 1. パネルキーの配置	15
8. 2. パネルキーの機能	16
8. 3. パネルキーの構成と選択メニュー	17
9. 基本操作	18
9. 1. キーの基本操作	18
9. 2. 直接入力の方法	18
9. 3. ゲインの設定	19
9. 4. 測定範囲の設定	19
9. 5. エコー高さ・ビーム路程の計測方式の選択	20
9. 6. ビーム路程表示の変更機能	22
9. 7. ゲート内ズーム機能	22
9. 8. 画面拡大機能	23
9. 9. 探傷条件の初期化方法	24

9. 10. 音速と入射点の校正方法	25
9. 10. 1 一探の垂直探傷の校正手順	25
9. 10. 2 二探の垂直探傷の校正手順	27
9. 10. 3 音速の分からない材料の音速測定と入射点校正手順	28
9. 10. 4 斜角探傷の校正手順	29
9. 10. 5 エコー高さ区分線の作成手順	32
10. 探傷データの保存読出	36
10. 1. 連続保存	36
10. 2. 保存	37
10. 3. 読出	39
10. 4. 削除	40
10. 5. SDメモ리카ードのフォルダ構造	41
11. メイン画面のファンクションキー	42
11. 1. メイン1 ファンクション	43
11. 2. メイン2 ファンクション	45
11. 3. メイン3 ファンクション	47
12. MENU機能	48
12. 1. ファンクションモード	49
12. 1. 1 メニュー1	49
12. 1. 2 メニュー2	52
12. 1. 3 メニュー3	53
12. 2. アイコンモード	54
12. 2. 1 校正機能	55
12. 2. 2 DAC 機能	56
12. 2. 3 画面機能	57
12. 2. 4 メンテナンス機能	58
12. 3. DAC線 (手動) の作成	61
12. 4. Bモード機能	62
12. 5. FFT (周波数分析) 機能	63
12. 5. 1 操作手順	63
12. 5. 2 FFT分析結果の表示	64
12. 6. 条件一覧	65
12. 6. 1 条 条件画面構成	65
12. 6. 2 操作手順	67
13. 仕様	71
13. 1. 本体仕様	71
13. 2. 付属品仕様	76
13. 3. オプションパーツ	77
13. 4. 消耗品リスト	77
14. 保守について	78

1. はじめに

このたびは、デジタル超音波探傷器 UI-S7をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は、UI-S7の安全に関する注意事項及び取り扱いに関する注意をはじめ、製品仕様、操作方法などについて説明しています。

全般的な注意事項

- ・この取扱説明書を熟読してください。安全に関する事項は特に注意を払ってください。
- また、この製品を十分理解した後に電源を入れて使用してください。
- ・ご使用に当たっては、試験仕様に基づく日常点検／定期点検と点検結果の記録を励行ください。
- ・使用前にデジタル探傷器の動作を確認し、ソフトウェアが確実に動作していることを確かめてください。
- ・本装置に貼られている危険・警告シールが汚れたり、はがれたりした場合は、当社までご連絡ください。
- ・この取扱説明書を大切に保管しいつでも読めるようにしてください。万一紛失した場合は、すぐに補充してください。

輸出される際の注意

- ・輸出される際は、輸出貿易管理令に基づく該非判定が必要です。代理店又は当社へご相談ください。

2. 安全のための注意

UI-S7の誤操作又は誤使用による事故及び信頼性の低い探傷データの取得を事前に防止するために、絵記号を付した重要注意事項、注意事項及びその他の注意事項を記載しておりますので、使用する前によくお読みください。

絵記号	名称	意 味
	危険	死亡又は重傷を負うことになる切迫した危険状態
	警告	死亡又は重傷を負う可能性がある危険状態
	注意	軽傷又は中程度の傷害を負うか、又は物的損害のみが発生する危険状態
	一般	全般の注意事項
	その他	環境対策、保証範囲として記載するべきもののほかに含まれない事項

2. 1. 危険



医療目的に使用しないでください	本機器は、材料などを対象とした非破壊検査機器です
引火性ガス、粉塵及び蒸気のある雰囲気では、使用しないでください	火災・爆発の原因になることがあります
使用前に、超音波試験環境に適切な安全衛生に関する慣行・規則を制定し、その規則を遵守してください	死亡事故や災害の原因となることがあります たとえば、高所作業の場合の落下対策、使用場所の安全確認など

2. 2. 警告



本装置は間違った使い方をすると、火災や感電などにより身体事故につながる可能性があります。危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

<p>焦げた臭い、煙、異常があった場合は、直ちに次の作業を行ってください</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本体電源を切る 2. 電源コードを抜く 3. 二次電池を装置から外す <p>できるだけ早く装置を購入した代理店か当社へご連絡ください 原因が解明されるか修理するまでは、使用しないでください</p>	
<p>衝撃などにより内部回路が剥き出しになった場合は、直ちに電源コードを抜いてください 電源ON/OFFに関わらず、内部回路に触らないでください。感電の恐れがあります</p>	
修理・分解をしないでください	故障・怪我の原因になることがあります 内部に高電圧部があり、危険です
充電した二次電池の輸送は、人の管理下で行ってください	充電した二次電池を宅配便や航空便での輸送は、本体に入れたままやトランクに放置して輸送することはお止めください 二次電池を保護ケース等に入れて輸送してください
二次電池の出力ピンを短絡しないでください	火災の原因になることがあります 二次電池を保管の際は、線材、紙、クリップなどの導体と短絡を起こさないように注意してください
二次電池を加熱したり火中へ投じたりしないでください。	破損して死亡事故や、怪我の原因になることがあります
二次電池を水中に投じたりしないでください	万一、雨などでぬれた場合は、乾いた布などで出力コネクタ内部の湿りを取り、二次電池本体の湿りを拭いてください
液晶パネル内の液体を目や口に入れないように注意してください	液晶パネルが破損したときにパネル内の液体が漏れる恐れがあります 万一、液体が衣類などに付着した場合は、石鹸と大量の清水で洗い流してください。目に入った時は水で洗い医師に相談してください
本体の送信コネクタ（T）に探触子以外のものを接続しないでください	接続した機器の破損や周囲の電子機器に影響を与えることがあります

2. 3. 注意



『屋外で使用する時のご注意』

<p>雨中や、高湿度中での使用はおやめください。 本体上部のコネクタ部に雨やほこりが入る環境下で使用される場合は、必ず付属のコネクターカバーを取り付けてご使用ください</p>
<p>炎天下の車内など、高温の場所で放置しないでください 取扱説明書に指定した使用温度（0℃～45℃）で使用してください</p>
<p>外気温度が急激に変化する環境で使用される場合は、探傷器内部に結露が発生する可能性がありますので、探傷器ケース表面の温度と外気温度が同じ温度状態になるまで電源を入れないでください</p>

『輸送、持ち運びの時のご注意』

<p>大きな振動や衝撃を加えないでください</p>	<p>破損、短絡などの恐れがあります。 探傷器は樹脂製のため、強い衝撃や振動を加えると破損する恐れがあるので、取扱に注意してください</p>
---------------------------	--

『ACアダプタ取り扱いのご注意』

<p>探傷器に使用する電源は、指定したもの（付属）を使用してください</p>	<p>破損、火災の原因になります</p>
<p>本体の電源コードの取り外しは電源オフの状態で行い、プラグを持って抜いてください</p>	<p>感電、ショート、火災の原因になります</p>
<p>濡れた手でアダプタのコード、コンセントに触れないでください</p>	<p>感電の原因になります</p>
<p>電源電圧などの確認をしてください</p>	<p>感電、故障の原因になります</p>
<p>使用中は密閉された箱などに入れないでください</p>	<p>破損、火災の原因になります</p>

『SDメモ리카ード使用上のご注意』

<p>強い衝撃を与えないでください</p>	<p>SDメモ리카ードは、精密機器です 故障の原因になります</p>
<p>データのバックアップを取ることをお勧めします</p>	<p>記憶した探傷データの保管については、十分にご留意ください。万一データが消滅しても、当社はその責任を追いかねます</p>
<p>挿入方向を確かめてください</p>	<p>SDメモ리카ードを挿入する際は、SDマークとUI-S7本体のSDマークを合わせて挿入してください 無理に挿入すると挿入口を壊すことがあります</p>

『二次電池使用上のご注意』

二次電池は、挿入方向を確かめ正しく装填してください	漏液、発熱、破裂、発火の原因となります
専用二次電池以外の電池は使用しないでください	破損、火災の原因になります
二次電池が液漏れした時、液が手や衣服に付着した時は、すぐに水でよく洗い流してください 目に入った時は水で洗い医師に相談してください	失明の原因になります

『長時間使用しないときのご注意』

・本機器の専用電池は、Li-ion 二次電池を採用しています。 電池の特性上、過充電・過放電は劣化を早めますので、十分注意してください。

・ACアダプタのみで長時間ご使用になられる場合は、電池は外しておいてください。 過充電になる恐れがあります。

・自動遮断まで使用した電池をそのまま保管したり、6ヶ月以上使用しない電池は、自己放電等により過放電になる恐れがあります。 保管する前、及び6ヶ月に1回程度は、ACアダプタを接続して二次電池を満充電にし、その後2~4時間程度電池を使用した状態(容量の約50%前後)で、本体から取外して保管してください。

・二次電池は、周囲温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+20^{\circ}\text{C}$ の乾燥した場所で、付属の収納袋に入れて保管してください

・使用できなくなった二次電池は貴重な資源としてリサイクルしますので外部短絡の防止策を施した上で販売店又は当社に返却してください

『二次電池の寿命について』

二次電池は、初期動作時間の約60%を下回った段階で寿命と判断します

満充電で駆動時間が約3.5時間以下になりましたら早めに交換してください

尚、二次電池は消耗品です。 正常にご使用なられても、充放電300回程度で初期動作時間の80%~70%に低下いたします。

3. 構成品

UI-S7の標準構成品を表3-1に示します。

表 3-1 標準構成品

名 称	数量	備 考
(1) デジタル超音波探傷器 UI-S7本体	1台	
(2) Li-ion二次電池	1個	UI02-LB66
(3) ACアダプタ	1個	UIA345-15
(4) SDメモ리카ード	1枚	データ保存用 (UI-S7に取り付け済み)
(5) 取扱説明書	1冊	和文
(6) 検査成績書	1冊	和文
(7) 保証書	1部	
(8) ネックストラップ	1個	
(9) ハンドベルト	1個	
(10) フットゴム	2個	
(11) PC印刷ソフト	1	(4) のSDメモ리카ード内に付属

4. 本体の持ち運び方法

本体を持つ時は、付属のハンドルを取り付けて持ち運びください。



本体背面のスタンド部分をハンドルの代わりに用いると大変危険であり、本体破損の原因となりますので、おやめください。

5. 各部の名称と用途

5. 1. 本体及び外部機器とのインタフェース部

(1) 本体前面パネルの名称と用途

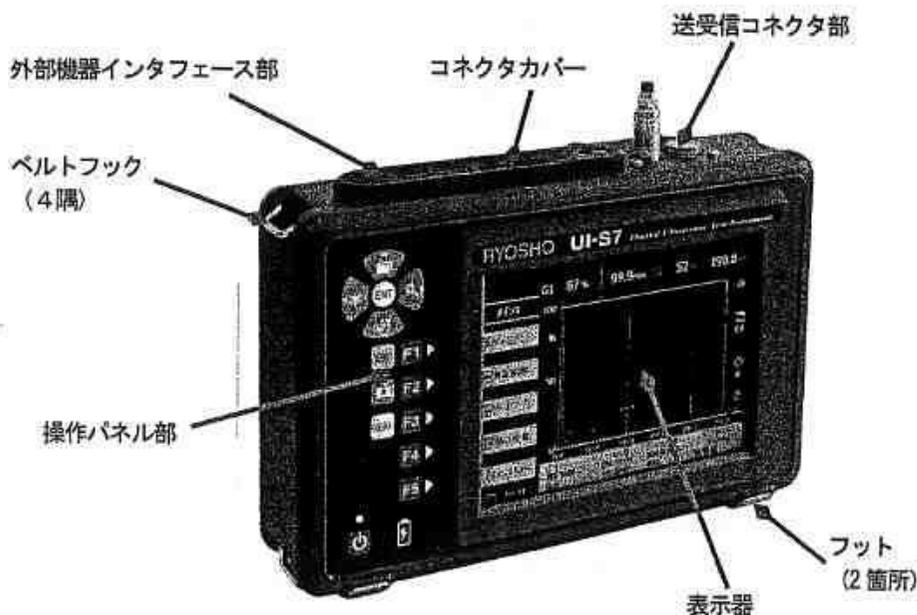


図 5.1-1 UI-S7 前面パネル

(2) 本体上面の外部機器インタフェース部の名称と用途

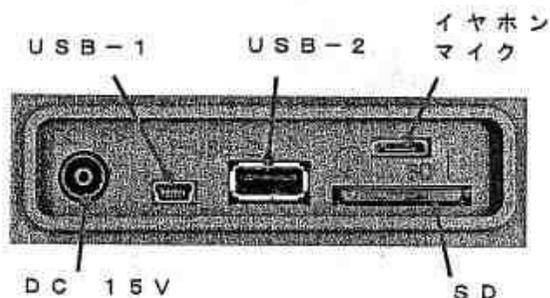


図 5.1-2 外部機器インタフェース部

名 称	用 途
USB-1	USB (スレーブ) PCを接続
USB-2	USB (ホスト) キーボード・マウスを接続
イヤホン マイク	イヤホンマイクを接続
SD	SDメモリカードを挿入
DC15V	ACアダプタを接続

(3) 背面パネルの名称と用途

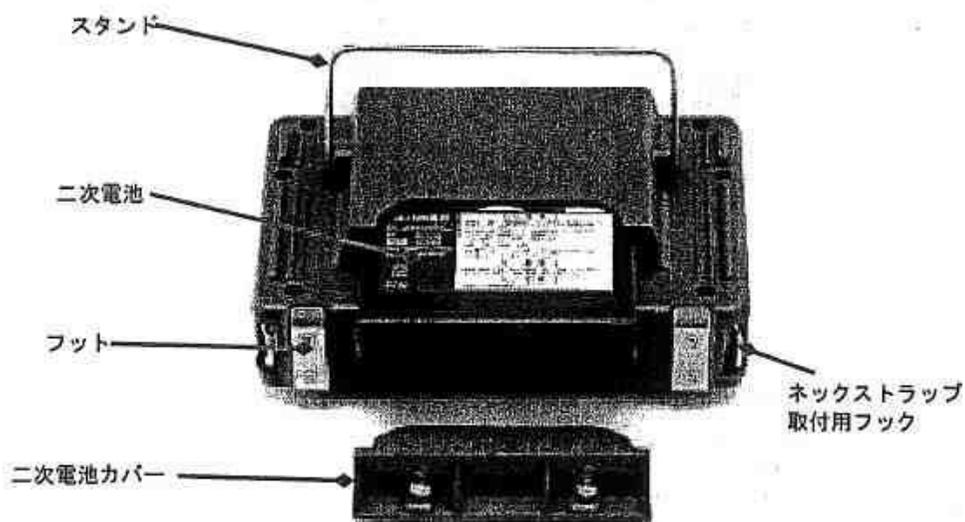


図 5.1-3 UI-S7 背面パネル部

(4) ACアダプタの名称と用途

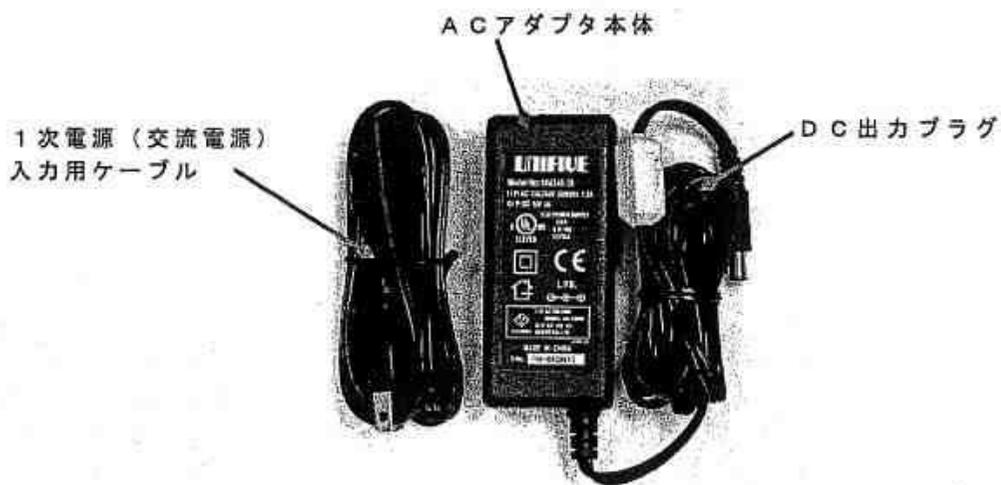


図 5.1-4 ACアダプタ

5. 2. 二次電池の名称と収納・充電方法

(1) 二次電池の名称

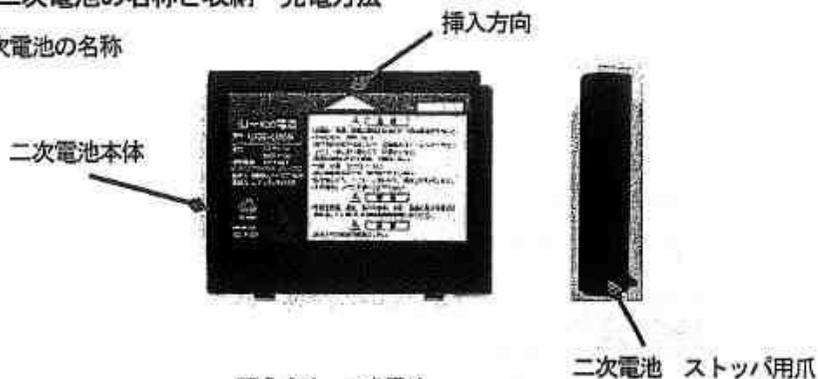


図 5.2-1 二次電池

(2) 二次電池の収納・交換方法

- 1) 二次電池を交換する場合は本体の電源をオフにしてください。
- 2) 背面の二次電池カバーのネジを外して二次電池収納部の蓋を開けます。
- 3) 二次電池の挿入方向矢印の示す方向に差し込み、ストッパ用の爪がロックするまで押し込んでください。
- 4) 二次電池カバーを閉め、ネジをしっかりと締めてください。

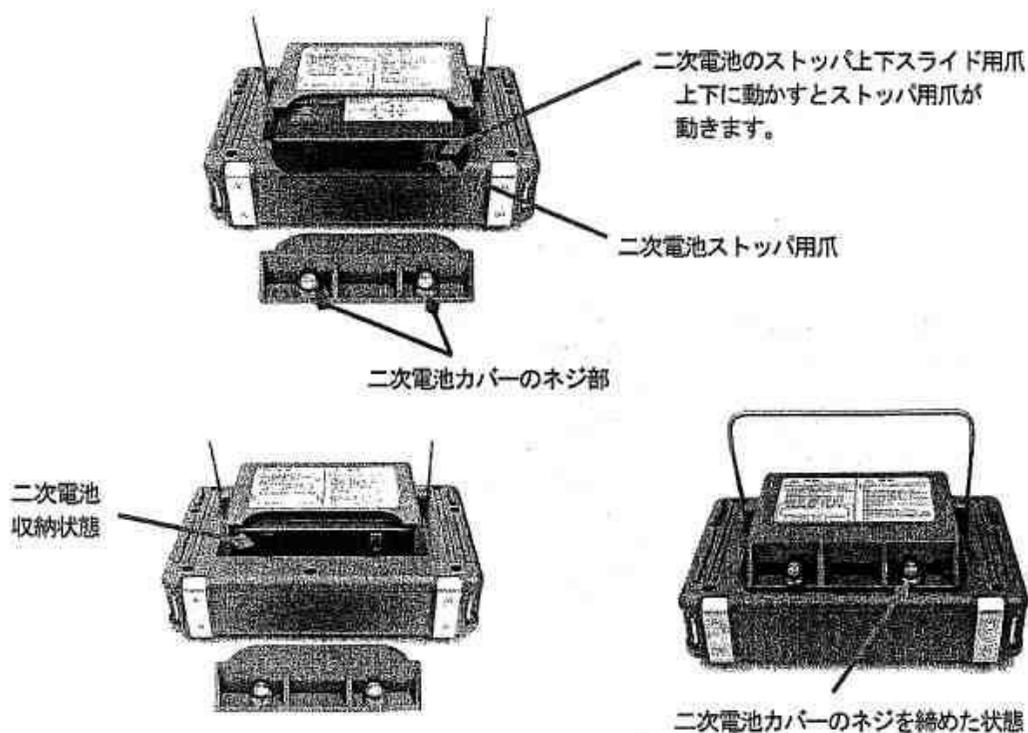


図 5.2-2 二次電池の収納・交換方法

(3) 二次電池の充電方法

- 1) 二次電池を収納します。
- 2) ACアダプタの出力コネクタを本体上部のDC INコネクタへ差し込みます。
- 3) ACアダプタの入力プラグをAC100~240V, 50~60Hz の電源に接続します。
- 4) 本体パネル上の二次電池状態表示ランプが青色に点灯したことを確認してください。
- 5) 充電が終了すると二次電池状態表示ランプが消灯します。
- 6) 充電時間は約5時間です。

充電中にUI-S7を起動させ、ACアダプタによる動作が可能です。



図5.2-3 二次電池の充電状態表示

白色：二次電池無し、又は満充電状態

青色：充電中

赤色：充電異常

【注意】

充電異常のときは二次電池が不良ですので、早急に電源をオフし、二次電池を本体から取り外してください。

(4) 二次電池容量の残量表示と駆動時間

図7.1-1に示す選択条件表示エリアに、図5.2-4に示す二次電池容量の残量を表示します。



図5.2-4 二次電池容量の残量表示

表5.1-1 二次電池の駆動時間の目安

液晶の明るさ	明るい	普通	省電力
駆動時間	約7時間	約8時間	約9時間

(試験周波数=5MHz(探触子) 測定範囲125mm PRF=自動 周囲温度=25°C 新品の二次電池を使用時)

【ご注意】残量の表示と駆動時間は、あくまで目安です。探傷器のご使用状態や、周囲温度、電池の使用回数等によって異なります。

5.3. 姿勢調整方法

スタンドの両サイドを外側に広げるように力を加えて回転すると、スタンドが動き姿勢を3段階に調整することができます。

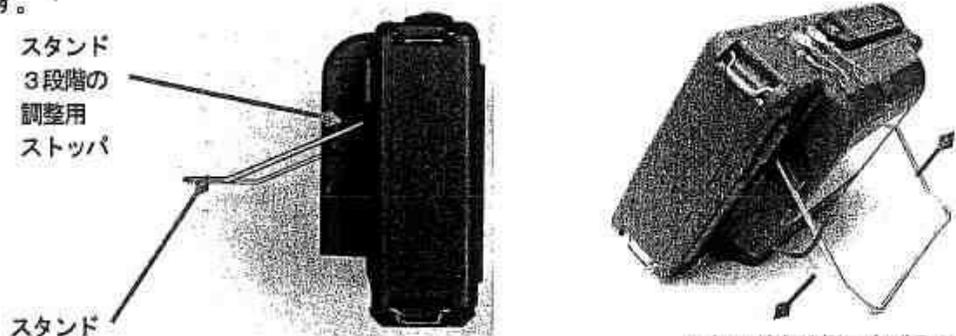


図5.3-1 スタンド調整

6. 電源の投入

6. 1. 電源の投入手順

(1) 電源ケーブルの接続 (二次電池使用時は不用)

ACアダプタのDC出力プラグを UI-S7のDC 15V コネクタへ差込みます。

(2) 探触子ケーブルの接続

探触子ケーブルは特性インピーダンスが50~75Ωの同軸ケーブルで長さ1.5~2m、探傷器側のコネクタがレモ(LEMO) 1S. 275シリーズのプラグ(オス)を使用してください。

UI-S7上面パネルの送信(T)コネクタのカバーを外してください。二探触子法の場合は、受信(R)コネクタのカバーも外します。

探触子ケーブルをUI-S7上面パネルの送信(T)コネクタへ差し込んでください。二探触子法の場合は、送信探触子用ケーブルを送信(T)へ、受信探触子用ケーブルを受信(R)へ差し込んでください。

探触子ケーブルを外す時は、ケーブルのコネクタ部分を持ち、真っ直ぐ引き抜いてください。

ケーブルの部分を持って引き抜こうとしてもコネクタがロックされているために抜けません。

断線の原因になるので、必ずケーブルのコネクタ部分を持って抜いてください。

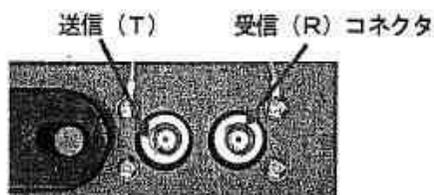


図 6.1-1 送信 (T)、受信 (R) コネクタ部

(3) 電源の投入

電源キーを1秒以上押して、パイロットランプが点灯することを確認してください。数秒後に液晶画面が明るくなり約30秒経過するとUI-S7のメイン画面が表示されます。

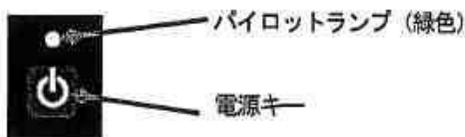


図 6.1-2 電源キー部

6. 2. 電源のオフ

電源キーを1~2秒間押します。パイロットランプが消灯することで電源が切れます。

電源オフ時の探傷条件は、UI-S7に記憶され、次回電源を投入にした時、この探傷条件が設定されます。

(DAC曲線も同時に記憶されています。)

電池の電圧が低下して、UI-S7の自動遮断機能が動作する場合も、同様に、今まで使用していた探傷条件が記憶されます。

[二次電池を挿入しないでACアダプタのみで使用している場合の注意事項]

DC 15V コネクタから電源プラグを抜いた場合には、使用していた探傷条件は記憶されていません。

ACアダプタでUI-S7を使用中に、停電等によりAC電源が遮断された場合には、使用していた探傷条件は記憶されていません。

7. 画面構成

7. 1. 表示画面構成

UI-S7の液晶画面には、表7.1-1に示す内容のものを表示します。
また図7.1-1に示す表示エリアに表示します。

表7.1-1 UI-S7の表示画面

名称	機能	表示例
タイトル表示エリア	操作キーやファンクションなどの機能状態を表示します。	メイン/ゲイン/測定範囲/ゲート/メニューなど表示
計測値表示エリア	計測結果を表示します。	エコー高さ：1%単位 ビーム路程：mm/ μ s単位
ファンクションキー表示エリア	ファンクションキーの機能を表示します。	ゲイン/測定範囲/ゲート/音速/パルス位置/ 送信受信/斜角条件など表示
波形画像表示エリア	波形画像を表示します。	DC、DC+、DC-、RF波形画像
選択条件表示エリア	条件の選択状態を表示します。	PRFの設定状態/ビーム路程の計測条件/リジェクション状態/バックライト状態/DC入力状態/二次電池容量表示など
日付表示エリア	現在の西暦年月日時分を表示します。	年/月/日/時/分を表示
インフォメーション表示エリア	探傷条件を表示します。	ゲイン/測定範囲/音速/パルス位置/試験周波数/帯域

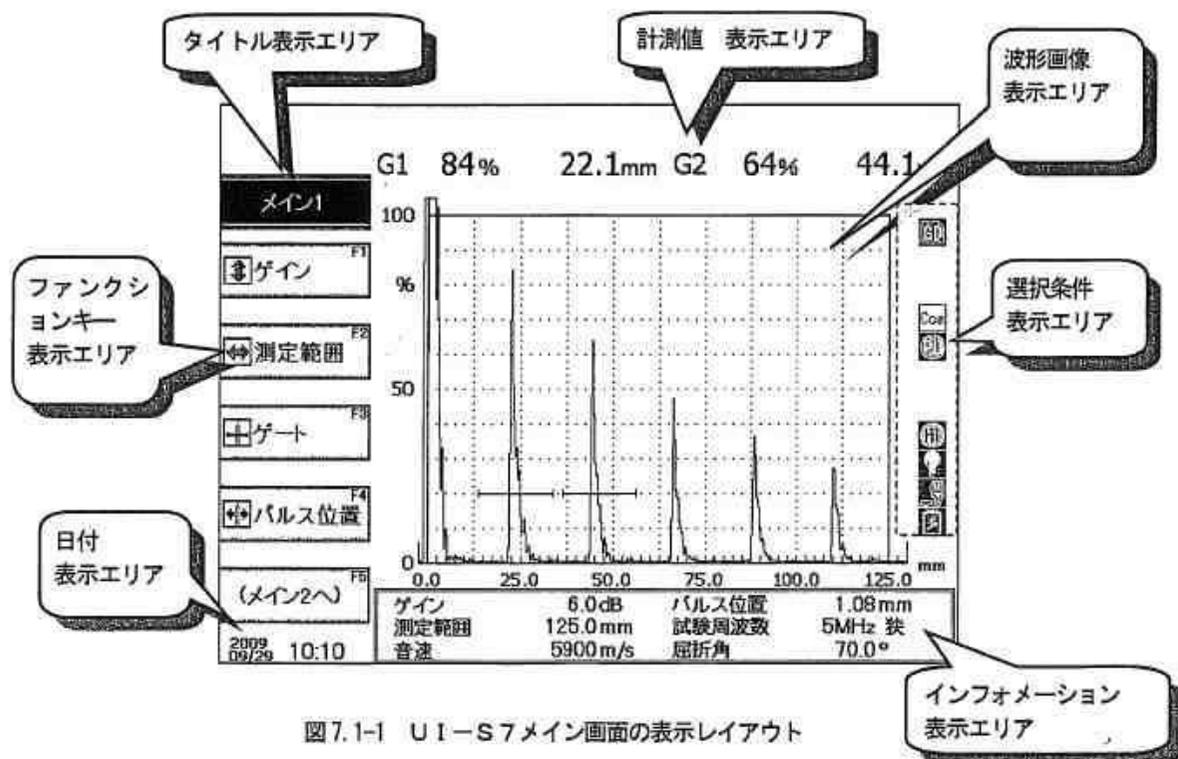


図7.1-1 UI-S7メイン画面の表示レイアウト

7. 2. 選択条件表示エリアの説明

図7. 2-1に示す選択条件表示エリアに、表7. 2-1に示すアイコンを表示します。

表7. 2-1 選択条件表示エリアの説明

表示項目	アイコン	名前	表示タイミング
PRF の設定条件		PRF	パルス繰り返し周波数（PRF）を手動で変更したとき表示します。 表示していないときは、音速と測定範囲の条件により自動的に最適なPRFを設定しています。
探傷モード の選択		COM	一探選択時
		SEP	二探選択時
		SEP	透過選択時
ビーム路程 の計測方式 の選択		ピーク	ビーム路程の選択が「ピーク」のとき表示
		アップ	ビーム路程の選択が「アップ」のとき表示
		ピークアップ	EH判定が「ピーク」BL判定が「アップ」のとき表示
		ファースト	ビーム路程の選択が「ファーストエコー」のとき表示
		ゼロクロス	ビーム路程の選択が「ゼロクロス」のとき表示
リジェクション 状態		リジェクション	リジェクションがオフ以外
送信電圧		Hi	送信電圧の選択が「高」の時表示
		Mid	送信電圧の選択が「中」の時表示
		Low	送信電圧の選択が「低」の時表示
液晶 の明るさ の選定		明るい	液晶の明るさを明るいに設定
		普通	液晶の明るさを普通に設定
		省電力	液晶の明るさを省電力に設定
SDカード状態		SD	SDカードが挿入されているとき表示
DC入力 状態		電源	DC 15V端子にACアダプタを接続したとき
二次電池の 残容量表示		残容量表示	図5. 2-4 二次電池容量の残量表示参照
		充電中表示	充電中は、残容量表示をしないで充電状態を表示

8. 2. パネルキーの機能

パネルキーの構成と機能を表 8. 2-1 に示します。

表 8. 2-1 パネルキーの構成と機能

絵文字キー	名 称	詳 細
	上ボタン 保存・読出	数値のアップ（粗調整）又はカーソルを上にかします。 メイン画面では、ファイルの保存・読出機能が操作できます。
	下ボタン 全画面	数値のダウン（粗調整）又はカーソルを下にかします。 メイン画面では、拡大画面を表示します。
	右ボタン ズーム	数値のアップ（微調整）又はカーソルを右にかします。 メイン画面では、ズーム画面になります。
	左ボタン フリーズ	数値のダウン（微調整）又はカーソルを左にかします。 メイン画面では、フリーズ（画面の停止）し、保存操作ができます。
	確定(Enter)	動作を確定します。
	取消(Escape)	動作を取り消し、前の画面に戻ります。
	写真	液晶画面に表示している画像をpng形式で保存します。
	MENU	メニュー画面を表示します。
	F 1	画面上に割り当てられた機能を表示し操作できます。 詳細は、「9章 パネルキーの構成と選択メニュー」 を参照してください。
	F 2	
	F 3	
	F 4	
	F 5	
	電源	電源のオン/オフを行います。 電源オンでLED（黄緑色）が点灯します。

8. 3. パネルキーの構成と選択メニュー

パネルキーには、表 8.3-1 に示す絵文字キーが5種類あります。

表 8.3-1 パネルキー一覧

絵文字キー	名称	キー 階層1	名称	機 能
	保存 ・ 読出	探傷条件・図形の保存読出		
		F 1	連続保存	ファイル名を自動的に付けて保存します。
		F 2	保存	ファイル名を入力して保存します。
		F 3	読出	探傷条件を読出します。
		F 4	削除	登録ファイルの削除ができます。
	ズーム	ゲート1のゲート幅をフルスケールにズーム表示		
		F 1	ズーム解除	ズーム前の状態に戻ります。
		F 2	ズームで終了	ズームの状態メインに戻ります。
		F 3	拡大	ゲート内の波形を更に拡大します。
		F 4	縮小	ゲート内の波形を縮小します。
		F 5	ゲート	ゲート機能が使用できます。
	フリーズ	波形更新の停止		
		F 1	終了	フリーズを解除しメインに戻ります。
		F 2	ゲート	フリーズ状態でゲート機能が使用できます。
		F 3	保存	フリーズした波形データを保存します。
		F 4	サブ波形登録 OFF/ON	フリーズした波形画像を画面に残します。 OFFで解除します。
	全画面	波形表示サイズを拡大表示 横：530ドット、縦：421ドットで表示		
	写真	液晶画面に表示している画像をpng形式で保存します。		

9. 基本操作

9. 1. キーの基本操作

U1-S7のパネルキーを使って条件設定を行う上での、基本的なキー操作の方法について説明します。

(1) 上下左右キーによる設定

表9.1-1 使用するキーと機能

キー名称	機 能	
	上キー：粗調整	ゲイン・測定範囲・ゲートなどの設定において、数値を大きくするときに使用します。
	右キー：細調整	
	下キー：粗調整	ゲイン・測定範囲・ゲートなどの設定において、数値を小さくするときに使用します。
	左キー：細調整	
	確定	操作を確定し、前画面に戻ります。
	取消	操作を取り消し、前画面に戻ります。

9. 2. 直接入力の方法

直接数値入力するときの操作方法を、表9.2-1に示します。

表9.2-1 直接入力の方法

ゲインを直接入力する方法 (42.6dBを入力する例)

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1	F1	ゲイン	
2	F4	直接入力	図10.1-1の画面が表示されます。
3		上キー	4回押すと「0」から「4」に変わります。
4		右キー	1回押すと、「40」を表示します。
5		上キー	2回押すと「42」に変わります。
6		右キー	1回押すと、「420」を表示します。
7	F1	小数点	F1を押すと、「42.0」を表示します。
8		上キー	6回押すと「42.6」に変わります。
9	F2	確定	入力値を確定しメニュー画面に戻ります。 F3キー(取消)キーを押すと、無効にしてメニュー画面に戻ります。

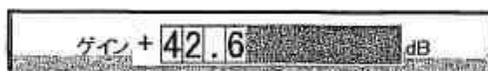


図9.2-1 ゲイン直接入力画面

9. 3. ゲインの設定

メイン1画面の状態、表9.3-1に示すように、①から④の操作順番に従ってキー操作することでゲインを設定できます。

表9.3-1 ゲイン設定の操作方法

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1	F1	ゲイン	メイン1のとき、 【F1：ゲイン】キーを押す。
2	F1～F5	0.1/2.0/6.0dBピッチ	ゲインの可変ピッチを選択する。
3		上下左右	上・右キー：ゲインを上げる。 下・左キー：ゲインを下げる。
4	 	ENT/ESC	ENT キー：変更したゲインを確定し メインに戻る。 ESC キー：変更したゲインを無効にし メインに戻る。

9. 4. 測定範囲の設定

メイン1画面の状態、表9.4-1～表9.4-3に示す操作順番に従ってキー操作することで測定範囲を設定できます。

設定する方法としては、「ファンクションキーで設定する方法」、「直接入力で設定する方法」、「微調整する方法」の3通りの方法があります。

表9.4-1 測定範囲設定の操作方法 (ファンクションキーで設定する方法)

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1	F2	測定範囲	メイン1のとき、【F2：測定範囲】キーを押す。
2	F1～F5	10/50/100/125/200/250/ 500/1000/5000mm	9種類の測定範囲の中から選択しキーを押す。
3	 	ENT/ESC	ENT キー：変更したゲインを確定しメインに戻る。 ESC キー：変更したゲインを無効にしメインに戻る。

表 9.4-2 測定範囲設定の操作方法（直接入力で設定する方法）

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1	F2	測定範囲	メイン1のとき、【F2：測定範囲】キーを押す。
2	F1	直接入力	数値を直接入力するときにキーを押す。
3		上下左右キー	上：数値を+1つつ増加する。 下：数値を-1つつ減少させる。 右：数値桁のカーソルを右に移動する。 左：数値桁のカーソルを左に移動する。
4		ENT/ESC	ENT キー：変更したゲインを確定しメインに戻る。 ESC キー：変更したゲインを無効にしメインに戻る。

表 9.4-3 測定範囲設定の操作方法（微調整する方法）

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1	F2	測定範囲	メイン1のとき、【F2：測定範囲】キーを押す。
2		上下左右キー	上：数値を+0.1つつ増加する。 下：数値を-0.1つつ減少させる。 右：数値を+0.1つつ増加する。 左：数値を-0.1つつ減少させる。

9. 5. エコー高さ・ビーム路程の計測方式の選択

表 9.5-1 エコー高さ・ビーム路程の計測方式について説明します。
計測方式の選択は、この表を参考に行ってください。

表 9.5-1 エコー高さ・ビーム路程の計測方式

選択名称	DC 波形と計測位置	エコー高さ	ビーム路程	用途
ピーク		ゲート内の最大エコー高さ	ゲート内のピーク (最大エコー高さ) 位置のビーム路程 [エコー高さが飽和しているときは、エコーの立ち上がりの位置]	きずの最大エコー高さ、その位置を計測するときを選択します。
アップ		エコーの立ち上がり位置の最大エコー高さ (ゲートレベルを超えたとき表示)	ゲートレベルとエコーの立ち上がりが交差する位置のビーム路程	厚さ測定など、エコーの立ち上がり位置で計測したいときを選択します。
ピーク・アップ		ゲート内の最大エコー高さ (ピークと同じ位置)	ゲートレベルとエコーの立ち上がりが交差する位置のビーム路程 (アップと同じ位置)	きずの最大エコー高さ、エコーの立ち上がり位置を計測したいときを選択します。一般の探傷を行うときに選択することを推奨します。
ファーストエコー		ファーストエコー位置の最大エコー高さ (ゲートレベルを超えたとき表示)	ゲートレベルとエコーの立ち上がりが交差する位置のビーム路程	探傷又は厚さ計測など、底面エコーなど高いエコーの手前にあるエコーの深さとエコー高さのピークを計測するときを選択します。
ゼロクロス		ゲート内の最大エコー高さ (ゲートレベルを超えたとき表示)	ゲート内の最初のゼロクロス位置のビーム路程	精密な厚さ測定をするときに選択します。なお、ゼロクロスを使用する場合は波形のゼロクロス付近にノイズが無い状態で使用してください。

9. 6. ビーム路程表示の変更機能

垂直探傷と斜角探傷で、ビーム路程の表示内容を選択することができます。

表 9.6-1 ビーム路程の表示内容選択方法

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1	F5	メイン2へ	メイン1のとき、【F5:メイン2へ】キーを押す。
2	F3	【結果表示】	【F3:結果表示】キーを押す。
3	F4	表示タイプ %mm、y-d	下記の表示タイプを選択します。 F1: %mm表示 (垂直探傷時選択) F2: y-d表示 (斜角探傷時選択) F3: 厚さ表示 (多重エコー間の距離計測時選択)
4	 	ENT/ESC	ENT キー: 確定しメインに戻る。 ESC キー: 無効にしメインに戻る。

9. 7. ゲート内ズーム機能

ズームキーを押すことで、図 9.7-1 から図 9.7-2 のように、ゲート内の波形を拡大して表示することができます。

表 9.7-1 ズーム機能

F1	ズーム解除	ズーム前の状態に戻ります。
F2	ズームで終了	ズームの状態でメインに戻ります。
F3	拡大	ゲート1内の波形を更に拡大します。
F4	縮小	ゲート1内の波形を縮小します。
F5	ゲート	ゲート機能が使用できます。

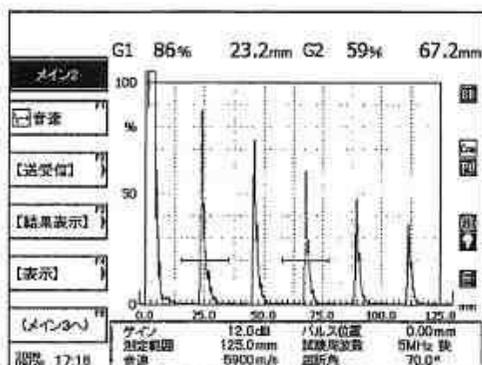


図 9.7-1 ズーム前の画面

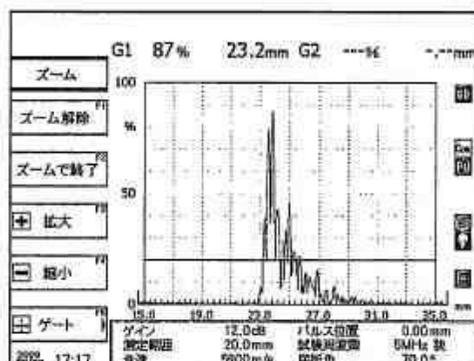


図 9.7-2 ズーム後の画面

9. 8. 画面拡大機能

全画面キーを押すことで図9.8-1から図9.8-2のように、画面全体を拡大して表示することができます。全画面時の波形表示サイズは、横：530ドット、縦：421ドットで表示します。

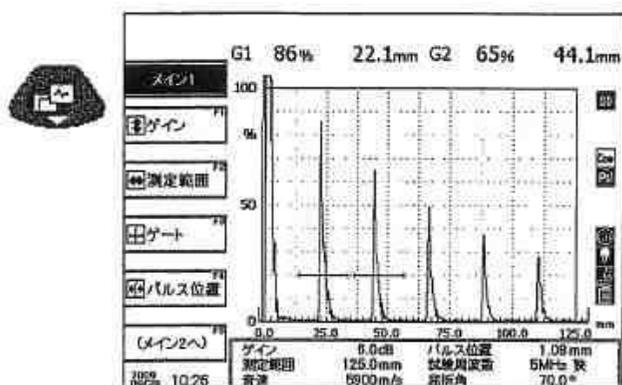


図9.8-1 拡大前の画面

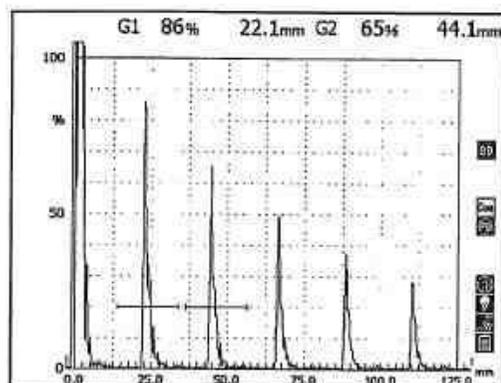


図9.8-2 画面拡大時の画像



キー又は



キーを押すと、拡大表示前に戻ります。

1. 9. 探傷条件の初期化方法

下記手順にて、表 9. 9-1 に示す探傷条件に初期化することができます。



表 9. 9-1 UI-S7 の探傷初期条件

初期条件の項目		初期条件の内容		初期条件の項目		初期条件の内容	
		垂直	斜角			垂直	斜角
受信部	探傷モード	一探	一探	斜角 作成	試験片	STB-A2	RB-41 No. 1, 2
	試験周波数	5MHz	5MHz		板厚	15mm	25mm
	帯域	狭帯域	狭帯域		屈折角	70°	70°
	送信パルス幅	100 ns	100 ns	DAC 条件	入射点	0	0
	送信電圧	高	高		DAC 線	㊤	㊤
	インピーダンス	50Ω	50Ω		線数	6本	6本
	リジェクト	㊤	㊤		線間隔	6dB	6dB
パルス繰返 周波数	自動(509Hz)	自動(509Hz)	判定レベル		L線	L線	
音速	音速	5900m/s	3230m/s		DAC 補正	㊤	㊤
測定範囲	測定範囲	25mm	100mm		単位	mm	mm
パルス位置	表示単位	mm	mm	結果 表示	表示桁数	0.1mm	0.1mm
	パルス位置	0	0		表示タイプ	% mm	y-d
	校正用板厚	25mm	100mm		表示形式	DC	DC
ゲイン値	可変ピッチ	2dB 単位	2dB 単位	表示	明るさ	普通	普通
	初期値	20dB	20dB		表示遅延	単位: mm 遅延: 0	単位: mm 遅延: 0
	DAC 線 非/連動	連動	連動				
	基準感度	㊤	㊤				
ゲート 機能	G1 起点	20mm	25mm				
	G1 幅	20mm	100mm				
	G2 起点	45mm	63.5mm				
	G2 幅	20mm	37.5mm				
	レベル	20%	10%				
	G1~G4	G1, G2: ㊤	G1: ㊤				
	オン/オフ	G3~G4: ㊤	G2~G4: ㊤				
ビーム路程	ビーク・アップ	ビーク・アップ					

9. 10. 音速と入射点の校正方法

9.10.1 一探の垂直探傷の校正手順

[1] 垂直探傷条件の初期化

【ファンクションモードの場合】

- ① 【MENU】 キーを押す。
- ② 【F4：初期化】を押す。
- ③ 【F1：垂直】を押す。

【アイコンモードの場合】

- ① 【MENU】 キーを押す。
- ② カーソルキーで【メンテナンス】を選択する。
- ③ 【ENT】 キーを押す。
- ④ 【初期化（垂直）】を選択する。
- ⑤ 【ENT】 を押して初期化します。

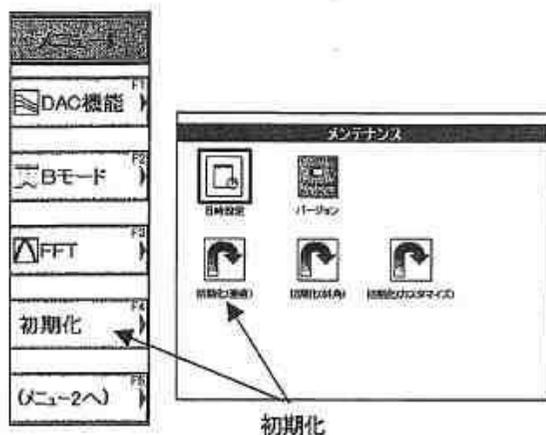


図 9.10.1-1 ファンクション表示

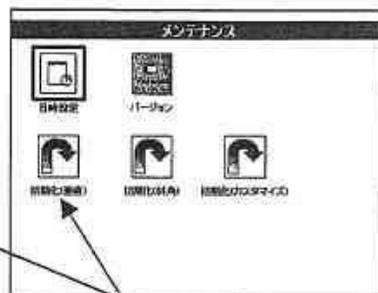


図 9.10.1-2 アイコン表示

【確認項目】

以下の条件になっていることを確認してください。

測定範囲	125mm	パルス位置	0mm
音速	5,900m/s	試験周波数	5MHz

[2] 音速 5,900m/s 固定で入射点の校正する場合

STB-N1 あるいは A1 試験片を準備します。

(1) 探触子を STB-N1 試験片の穴の無いところ (厚さ 25mm) に当て、エコーを表示します。

- ① 底面多重エコーが 5 本出ていることを確認します。
- ② B1 エコーを 80% 程度に合わせます。
- ③ ゲートは初期化した際に、おおよその位置に設定されます。
- ④ 試験片が違うもので校正する場合は、測定範囲の設定と底面エコーへゲートを掛けてください。

(2) 入射点校正を行います。

- ① 【F4：パルス位置】キーを押します。(校正用板厚が 25mm に設定されていることを確認) 25mm 以外のときは、②を行ってください。
- ② 【F5：校正用板厚】キーを押し、カーソルキーで 25mm と入力し 【ENT】 または 【F2：確定】 キーを押します。
- ③ 【F3：入射点 1 点校正実行】キーを押します。
- ④ 画面上部の結果表示 G1 が 25mm になっていることを確認します。良ければ 【ENT】 キーを押して確定します。

ポイント1

* 1 点校正の場合、G2 の数値は G1 の倍にはなりません。

これは音速が 5,900m/s 固定で、T (送信) ⇄ B1 (底面) 間を 25.0mm になるように調整しているためです。

(T-B1 間で探傷する場合はこの校正でも十分ですが、音速も正確に校正したい場合は、

「【3】音速測定と入射点を同時に校正する場合」の手順に従って校正してください。)

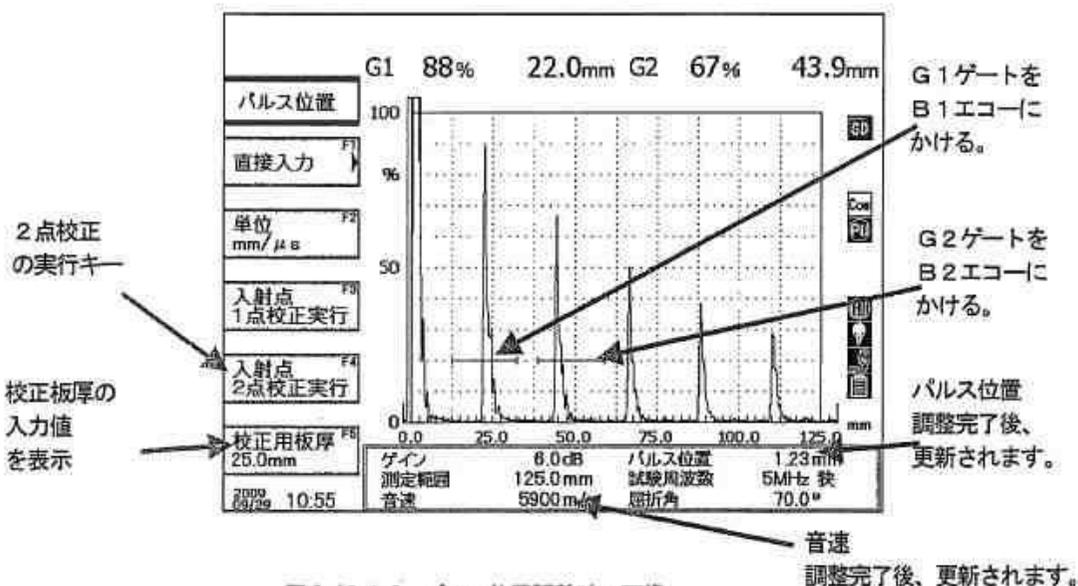
[3] 音速測定と入射点を同時に校正する場合

音速と入射点を同時に校正します。

- ① 垂直探傷条件の初期化を行います。
- ② メイン1画面から【F5：（メイン2へ）】を押します。
- ③ 【F1：音速】キーを押します。
- ④ 【F5：（2ページへ）】キーを押します。（測定用板厚が25mmに設定されていることを確認）
25mm以外のときは、⑤を行ってください。
- ⑤ 【F4：測定用板厚】キーを押します。
- ⑥ カーソルキーで25mmと入力します。
- ⑦ 【ENT】または【F2：確定】キーを押します。
- ⑧ 【F3：音速測定+入射点校正】キーを押します。
- ⑨ 画面上部の結果表示 G1が25.0mm、G2が50.0mmになっていることを確認します。
- ⑩ 確認後【ENT】キーを押します。
- ⑪ 画面上部の結果表示 G1が25.0mm、G2が50.0mmにならない場合は
再度⑧の【F3：音速測定+入射点校正】キーを押します。

入射点の校正完了後、校正した条件を保存しておきましょう。

*探傷を開始する場合は、計測したい条件に合わせ測定範囲やゲートを変更します。



ポイント2

*音速測定+入射点校正は、最初に B1（底面1）⇔B2（底面2）間を25.0mmになるよう音速測定を行います。次に、B1（底面1）⇔B2（底面2）間と T（送信）⇔B1（底面）間を25.0mmになるよう入射点校正を行います。上記2つの計測を行い同時に算出しています。

9.10.2 二探の垂直探傷の校正手順

[1] 二探傷法の垂直探傷条件の初期化

[ファンクションモードの場合]

- ① 【MENU】 キーを押します。
- ② 【F4：初期化】を押します。
- ③ 【F1：垂直】を押します。

[アイコンモードの場合]

- ① 【MENU】 キーを押します。
- ② カーソルキーで【メンテナンス】を選択します。
- ③ 【ENT】 キーを押します。
- ④ 初期化（垂直）】を選択してします。
- ⑤ 【ENT】 を押します。

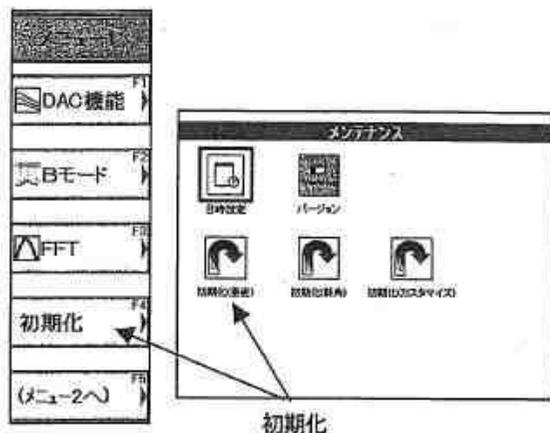


図 9.10.2-1 ファンクション表示

図 9.10.2-2 アイコン表示

[2] 二探傷法の選択

- ① メイン1画面から【F5：（メイン2へ）】を押します。
- ② 【F2：送受信】を押します。
- ③ F1：探傷モード】を押します。
- ④ 【F2：二探】を押します。
- ⑤ 【ENT】 を3回でメイン1へ戻ります。

[3] 音速測定と入射点を同時に校正

二探モードへ設定したら、垂直一探法と同様に「音速測定+入射点校正」を実行してください。

- ① メイン1画面から【F5：（メイン2へ）】を押します。
- ② 【F1：音速】キーを押します。
- ③ 【F5：（2ページへ）】キーを押します。（測定用板厚が25mmに設定されていることを確認）
25mm以外のときは、④を行ってください。
- ④ 【F4：測定用板厚】キーを押します。
- ⑤ カーソルキーで25mmと入力します。
- ⑥ 【ENT】 または【F2：確定】キーを押します。
- ⑦ 【F3：音速測定+入射点校正】キーを押します。
- ⑧ 画面上部の結果表示 G1が25.0mm、G2が50.0mmになっていることを確認します。
- ⑨ 確認後【ENT】キーを押します。
- ⑩ 画面上部の結果表示 G1が25.0mm、G2が50.0mmにならない場合は再度⑦の【F3：音速測定+入射点校正】キーを押します。

校正完了後、全体的にエコーが左側へ調整され、ゲート1及びゲート2からエコーが外れます。
ゲート1をB1エコーへ、ゲート2をB2エコーへ設定します。
設定後、画面上部数値がG1：25mm、G2：50mmに表示していることを確認します。
数値が多少合っていない場合は、再度、「音速測定+入射点校正」を実行してください。

入射点の校正完了後、校正した条件を保存しておきましょう。

* 探傷を開始する場合は、計測したい条件に合わせ測定範囲やゲートを変更します。

9.10.3 音速の分からない材料の音速測定と入射点校正手順

検査する材料を準備します。(最初に非検材の厚みを正確にノギス等で計測しておきます。) 材料へ探触子を当て、B1エコー、B2エコーを確認します。

[1] 音速測定と入射点を同時に校正

- ① メイン1画面から【F5：(メイン2へ)】を押します。
- ② 【F1：音速】キーを押します。
- ③ 【F5：(2ページへ)】キーを押します。
- ④ 【F4：測定用板厚】キーを押します。
- ⑤ ノギスで正確に計測した厚みをカーソルキーで入力します。
- ⑥ 【ENT】キーを押します。
- ⑦ 【F3：音速測定+入射点校正】キーを押します。
- ⑧ 画面上部の結果表示G1が測定用板厚になっていることを確認します。
- ⑨ 確認後【ENT】キーを押します。
- ⑩ 計測した音速が登録され、音速測定と入射点校正が完了します。

*なお減衰の大きい材料などでB1エコーしか捉えられない場合は、最初にSTB試験片で音速と入射点を校正し、その後B1エコーにて音速1点校正を実行してください。
2点校正のようにB1-B2間での校正でない場合は、正確な音速数値は算出されませんので参考値として捉えてください。

9.10.4 斜角探傷の校正手順

[1] 斜角探傷条件の初期化

[ファンクションモードの場合]

- ① 【MENU】 キーを押します。
- ② 【F4：初期化】 を押します。
- ③ 【F2：斜角】 を押します。

[アイコンモードの場合]

- ① 【MENU】 キーを押します。
- ② カーソルキーで【メンテナンス】を選択します。
- ③ 【ENT】 キーを押し、【初期化（斜角）】を選択します。
- ④ 【ENT】 を押します。

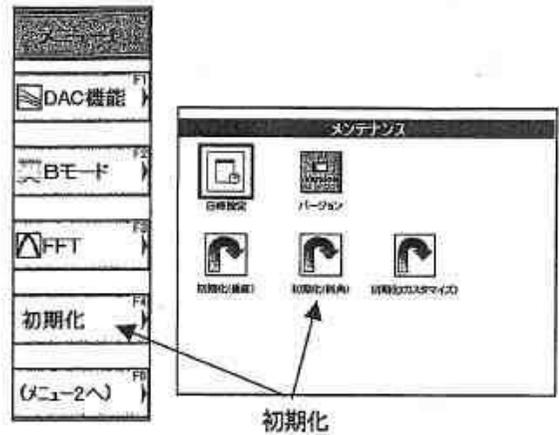


図 9.10.4-1 ファンクション表示

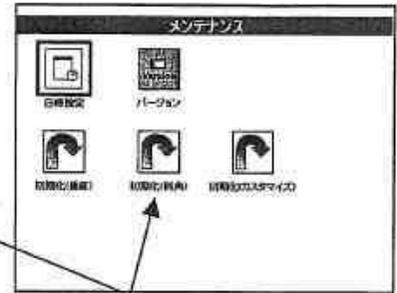


図 9.10.4-2 アイコン表示

[確認項目]

以下の条件になっていることを確認してください。

測定範囲	200mm	パルス位置	0mm
音速	3,230m/s	試験周波数	5MHz

[2] 探触子の入射点を読み取る

A1 試験片を準備し、STB-A1 R100のエコーを使って入射点校正を行います。

(* STB-A3試験片の場合はR50を使用します。)

試験片のスリット上付近に斜角探触子を当て、前後走査しながらピークエコーを出し、エコーが80%になるようにゲインを調整します。

ピークエコーを捉えたら、探触子の入射点を読み取ります。(読み取った入射点はメモしておくが良いです。)

[3] 入射点校正

- ① メイン1画面から【F4：パルス位置】キーを押します。
- ② 【F5：校正板厚】キーを押します。
- ③ カーソルキーで100mmと入力します。(* A3試験片の場合は50mmを入力します。)
- ④ 【ENT】 or 【F2：確定】を押します。
- ⑤ 最大エコーを捉え80%程度に合わせます。
- ⑥ 【F3：入射点1点校正実行】キーを押します。
- ⑦ 画面上部の結果表示G1が100mmになったことを確認します。
- ⑧ 【ENT】を押します。
- ⑨ 入射点校正が完了です。

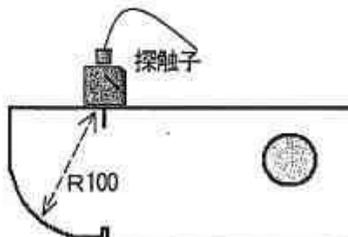


図 9.10.4-3 STB-A1 R100 入射点校正

[4] 手で屈折角測定を行う場合 (70°の場合)

STB-A1 試験片の場合：屈折角70°付近へ探触子を置き、A1試験片のアクリル5.0mmを狙います。

STB-A3 試験片の場合：屈折角70°付近へ探触子を置き、A3試験片のアクリル8mmを狙います。

- ①ゲートはそのままでOKです。
- ②探触子を前後に動かし、ゲート内の最大エコーの位置で探触子を固定します。
- ③ゲインが低い場合はゲインを上げて、エコーを見やすい位置に調整します。
- ④最大エコーを捉えたら探触子入射点の真下、STB-A1試験片の屈折角目盛を読取ります。
- ⑤測定した屈折角をメモし、下記にて入力します。

[5] 屈折角の設定

[ファンクションモードの場合]

- ①【MENU】キーを押します。
- ②【F1：DAC機能】キーを押します。
- ③【F4：屈折角】キーを押します。
- ④【F4：直接入力】キーを押します。
- ⑤カーソルキーで屈折角数値を入力します。
- ⑥【ENT】を押します。

屈折角の設定

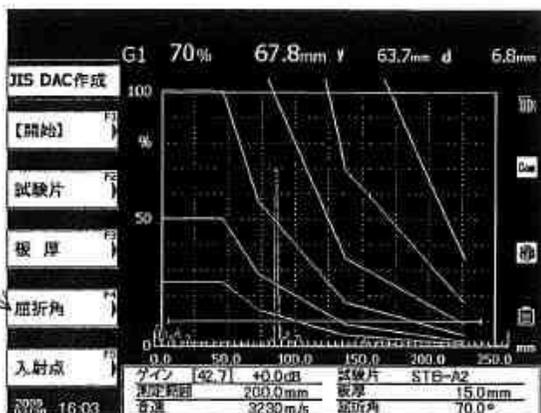


図9.10.4-4 屈折角設定ファンクション画面

[アイコンモードの場合]

- ①【MENU】キーを押します。
- ②カーソルで【DAC機能】を選択します。
- ③カーソルで【屈折角】を選択します。
- ④【F4：直接入力】キーを押します。
- ⑤カーソルキーで屈折角数値を入力します。
- ⑥【ENT】を押します。

屈折角の設定



図9.10.4-5 屈折角設定アイコン画面

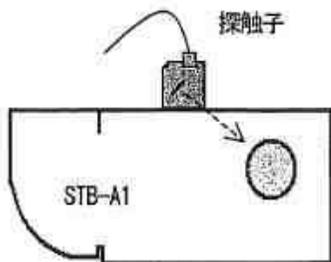


図9.10.4-6 70°の探触子位置

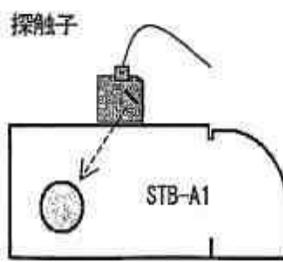


図9.10.4-7 45°、60°の探触子位置

[6] 自動屈折角測定を行う場合 (STB-A1で行う場合)

- ① ゲートはそのままでOKです。
 - ② 探触子を前後に動かし、ゲート内の最大エコーの位置で探触子を固定します。
 - ③ ゲインが低い場合はゲインを上げて、エコーを見やすい位置に調整します。
 - ④ 最大エコーを捉えたら探触子入射点の真下、STB-A1試験片の屈折角目盛を読取ります。
 - ⑤ メイン1画面で最大エコーを捉え
 - ⑥ 【MENU】キーを押します。
 - ⑦ 【F1: DAC機能】キーを押します。
 - ⑧ 【F4: 屈折角】キーを押します。
 - ⑨ 【F5: (2ページへ)】キーを押します。
 - ⑩ 【F1: 自動計算穴深さ】キーを押します。
 - ⑪ 【F1: 直接入力】キーを押します。
 - ⑫ カーソルキーで【30】と入力します。
 - ⑬ 【ENT】キーを押します。
 - ⑭ 【F2: 自動計算穴径φ】キーを押します。
 - ⑮ カーソルキーで【50】と入力します。
 - ⑯ 【F3: 自動計算開始】キーを押します。
 - ⑰ メッセージが表示されるので【ENT】を入力します。
 - ⑱ 画面右上の屈折角数値で良ければ、【F1: 登録】します。
 - ⑲ メッセージが表示されるので【ENT】キーを押します。
- 以上の操作でインフォメーションコマンド右下に屈折角が登録されます。

* STB-A3で行う場合は、穴深さ=18.5mm、穴径=8mmと入力し計算開始します。

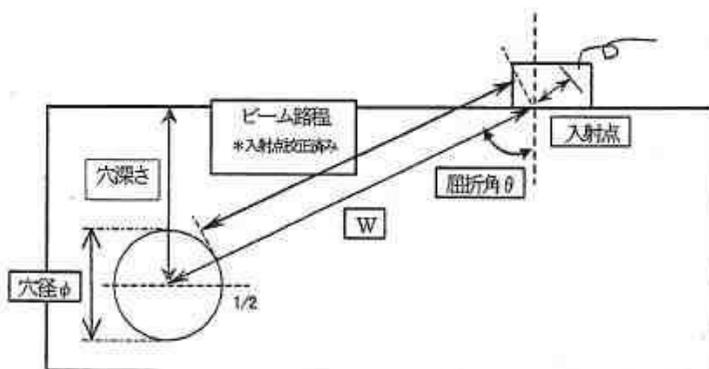


図9.10.4-8 屈折角自動計算の条件

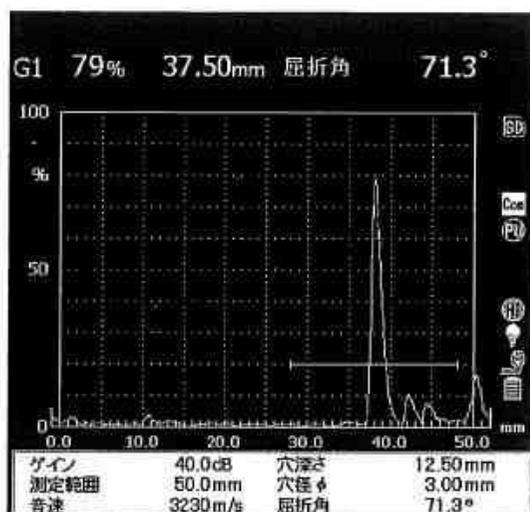


図9.10.4-9 屈折角自動計算画面

1.10.5 エコー高さ区分線の作成手順

入射点校正、屈折角測定が完了したら、DACの作成に入ります。

[1] DACの自動作成の準備 (STB-A2試験片で行う場合)

- ① STB-A2 (A21) 試験片を準備します。
- ② $\Phi 4$ 平底穴を使用します。(0.5スキップで5ポイントとります)
- ③ メイン画面から、【MENU】、【F1: DAC機能】キーを押します。
- ④ 【F1: 作成/修正】キーを押します。
- ⑤ 【F1: JIS DAC作成】キーを押します。
- ⑥ 【F2: 試験片】キーを押します。
- ⑦ 【F1: STB-A2】キーを押します。
- ⑧ 【ENT】を押します。
- ⑨ 【F3: 板厚】キーを押します。
- ⑩ 【F1: 15mm】キーを押します。
- ⑪ 【ENT】キーを押します。
- ⑫ 【F1: 開始】を押します。

(JIS DAC自動作成モードになります。)



図 9.10.5-1 DAC線作成画面

[2] DAC線の作成

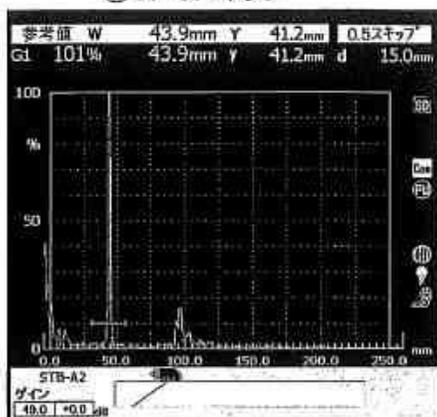
- ① 探触子を0.5スキップの位置に合わせ、ゲート内エコーの×印が最大エコーになる場所で【ENT】をします。
- ② カーソル右キーを1回押して、1.5スキップの位置にゲートを移動させます。
- ③ 探触子をそのまま1.5スキップの位置まで移動させます。ゲート内の最大エコーを捉えたら【ENT】を押します。
- ④ この時ゲインが足りないようであれば、【F2: ゲイン+6.0dB】 or 【カーソル上】キーでゲインを増幅させ、エコーを見やすい位置に調整してください。
- ⑤ 同様に2.5スキップも行います。
- ⑥ 2.5スキップが完了したら、左カーソルキーを4回押して1.0スキップの位置にゲートを移動させます。
- ⑦ A2試験片を裏返し、1.0スキップ・2.0スキップ位置で同様の操作を行います。
- ⑧ ゲインが高くなっているので、【F3: -6.0dB】 or 【カーソル下】キーで感度を下げます。
- ⑨ ゲート内エコーの×印が最大エコーになる場所で【ENT】をします。
- ⑩ カーソル右キーを1回押して、2.0スキップの位置にゲートを移動させます。
- ⑪ 探触子をそのまま2.0スキップの位置まで移動させます。ゲート内の最大エコーを捉えたら【ENT】を押します。
- ⑫ この時ゲインが足りないようであれば、【F2: ゲイン+6.0dB】 or 【カーソル上】キーでゲインを増幅させ、エコーを見やすい位置に調整してください。
- ⑬ 2.0スキップの位置で【ENT】キーを押したら、必ず【F1: 終了】キーを押し、終了させます。

以上の操作により、LMH線の作成が出来ます。

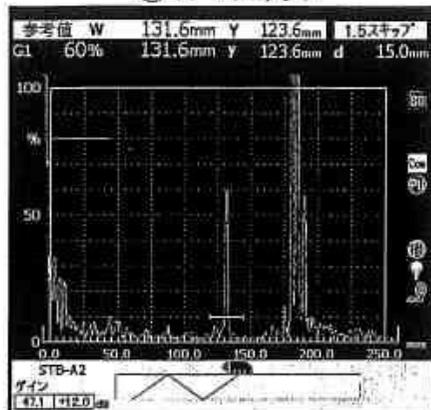
LMH線完成後、【保存・読出】キーを押し保存を行います。完成したLMH線は保存しましょう。

* 自動作成の際、UI-S7画面の上部の参考値が、G1ビーム路程の数値となるのが目安です。

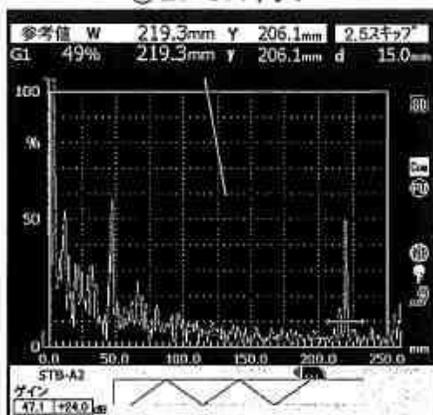
①0.5スキップ



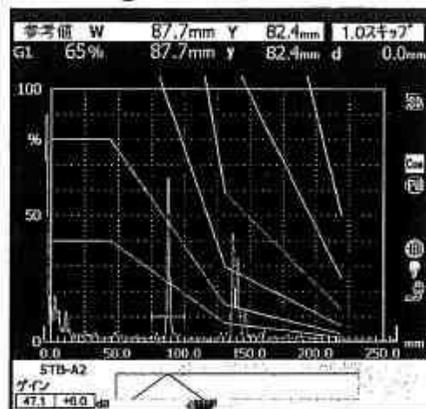
②1.5スキップ



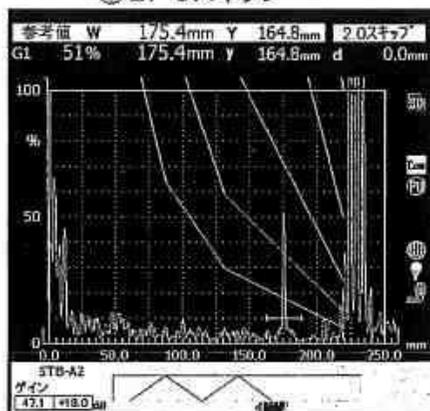
③2.5スキップ



④1.0スキップ



⑤2.0スキップ



⑥完成

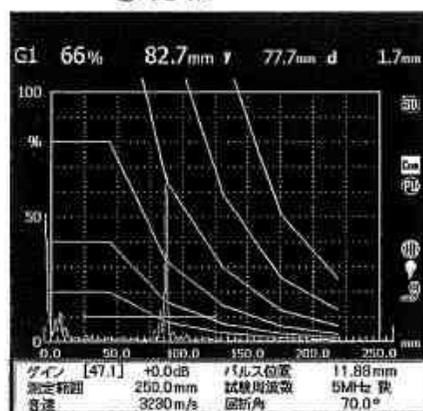


図9.10.5-2 DAC線作成中の画面 (STB-A2 使用)

DAC線作成完了後の条件を設定してください。

DAC線の条件を【連動】にすると、H線を0.5スキップのエコー高さ（80%）のときのゲイン値に戻します。

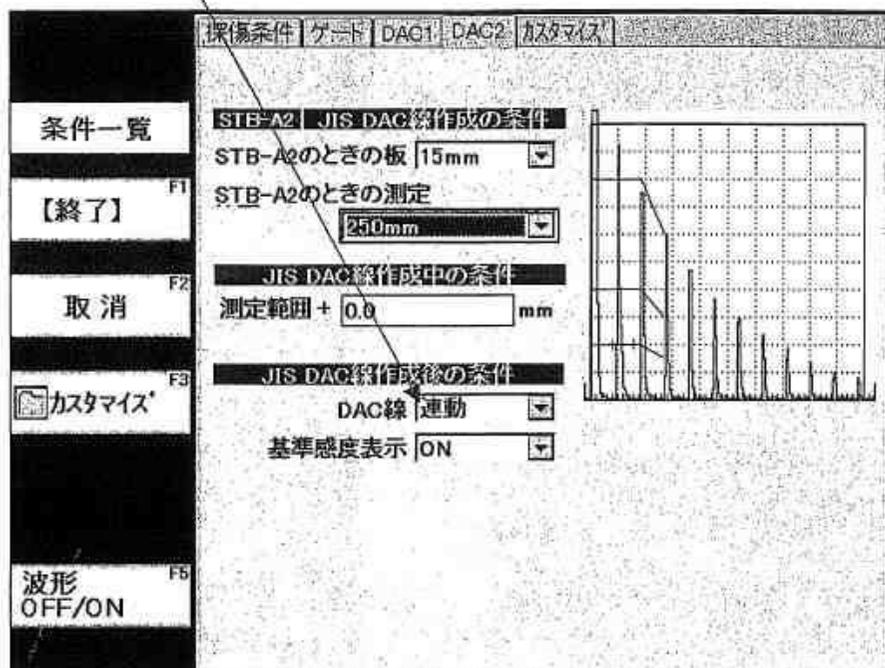


図9.10.5-3 MENUの条件一覧のDAC2設定画面

[3] DACの補正方法

LMH線の作成終了後に、メイン1から

- ① [MENU]
- ② [F1: DAC機能]
- ③ [F1: 作成/修正]
- ④ [F4: DAC修正] の順に押します。
- ⑤ [ENT] キーで補正したいポイントまで×印を移動させます。
- ⑥ 移動した箇所までエコーを捉え、カーソル上下左右キーで×印の位置調整を行い、
- ⑦ [ENT] を押します。 補正が終わりましたら
- ⑧ [F5: 終了] を押します
- ⑨ メッセージが表示されるので [ENT] キーを押します。

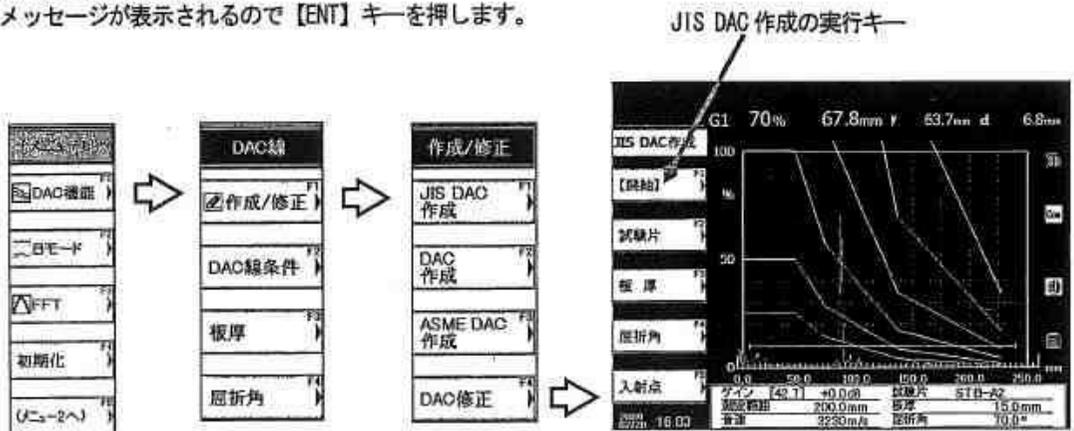


図 9.10.5-3 DAC線の補正画面

【 $\theta = 70^\circ$ $t = 15\text{mm}$ の場合の表示 (目安)】

W \times L路程 $W = t / \cos \theta$ (UI-S7の数値表示 G1)

- W0.5S : $t / \cos \theta = 43.85\text{mm}$
- W1.0S : $2t / \cos \theta = 87.71\text{mm}$
- W1.5S : $3t / \cos \theta = 131.57\text{mm}$
- W2.0S : $4t / \cos \theta = 175.43\text{mm}$
- W2.5S : $5t / \cos \theta = 219.29\text{mm}$

d深さ $d = W \cdot \cos \theta$ (UI-S7の数値表示 d部)

- D0.5S : $W \cdot \cos \theta = 15.00\text{mm}$
- D1.0S : $W \cdot \cos \theta = 30.00\text{mm}$
- D1.5S : $W \cdot \cos \theta = 45.00\text{mm}$
- D2.0S : $W \cdot \cos \theta = 60.00\text{mm}$
- D2.5S : $W \cdot \cos \theta = 75.00\text{mm}$

Y距離 $Y = t \cdot \tan \theta$ (UI-S7の数値表示 y部)

- Y0.5S = $t \cdot \tan \theta = 41.21\text{mm}$
- Y1.0S = $2t \cdot \tan \theta = 82.42\text{mm}$
- Y1.5S = $3t \cdot \tan \theta = 123.63\text{mm}$
- Y2.0S = $4t \cdot \tan \theta = 164.84\text{mm}$
- Y1.5S = $5t \cdot \tan \theta = 206.60\text{mm}$

10. 探傷データの保存読出

保存・読出キーを押すと、図10.の画面が表示されます。

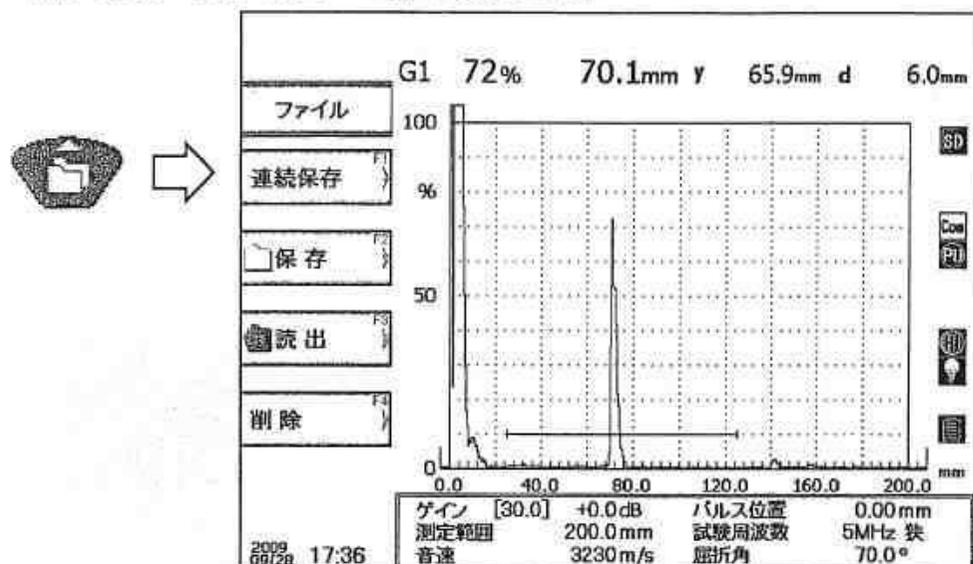


図10. 保存読出画面

10. 1. 連続保存

探傷データの保存方法には、ファイル名を自動的に付けて保存する連続保存と、ファイル名を入力して保存する方法があります。

表10.1-1に連続保存の方法を説明します。

表10.1-1 連続保存の方法

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1		保存・読出キー	連続保存・保存・読出を実行したいとき押してください。 図10.に示す画面になります。
2	F1	連続保存	連続保存を選択します。
3		上下左右キー	上下左右キーでカーソルを移動して、 保存したい場所を選択してください。
4	F1・ENT / F2・ESC	保存・確定 / 取消	ファイル名を自動的に付けて保存し、保存・読出モードに戻ります。 保存ファイル名: 「DATA-***」 ***は、001~999 を自動的に設定します。 F2: 取消又は ESC キーを押すと無効にして保存・読出モードに戻ります。

10. 2. 保存

ファイル名を入力して保存する方法を表10. 2-1に示します。
ファイル情報は、各項目、最大10文字入力できます。

表 10. 2-1 保存の方法

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1		保存・読出キー	連続保存・保存・読出を実行したいとき押してください。
2	F 2	保存	保存を選択すると、図10. 0の画面が表示されます。
3		上下左右キー	上下左右キーでカーソルを移動して、保存したい場所を選択してください。
4	F 1・ENT	ファイル情報の入力	
5	F 1	ファイル名	ファイル名を入力します。(必ず入力してください) 図10. 2-2の画面が表示されます。
6	F 1	入力モード	英数/ひらがな/カタカナの中から選択します。 (注意) 日本語対応のみ、ひらがな/カタカナの選択ができます。
7	F 2	右矢印	ファイル名の文字入力位置を右に移動
8	F 3	左矢印	ファイル名の文字入力位置を左に移動
9	ENT	文字選択用 上下左右キー	上下左右キーで入力したい文字を選択し、ENTキーで確定します。
10	F 4	確定	手順7~9を繰り返してファイル名を入力しF4キーを押すと確定し、ファイル情報入力画面に戻ります。
11	ENT/ESC	確定/取消	ENTを押すと、入力したファイル名で保存しメインに戻ります。 ESCを押すと、無効にして、メインに戻ります。

ファイル名の他に、「F2：試験者名」、「F3：試験体名」、「F4：試験場所」、「F5：探触子名」の項目についても、上記の手順6~11の手順で入力できます。

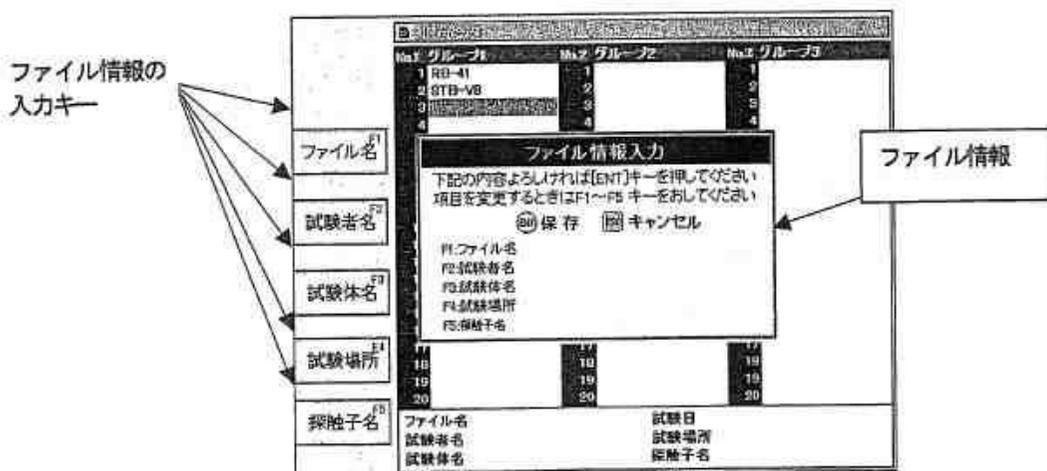


図 10. 2-1 保存画面

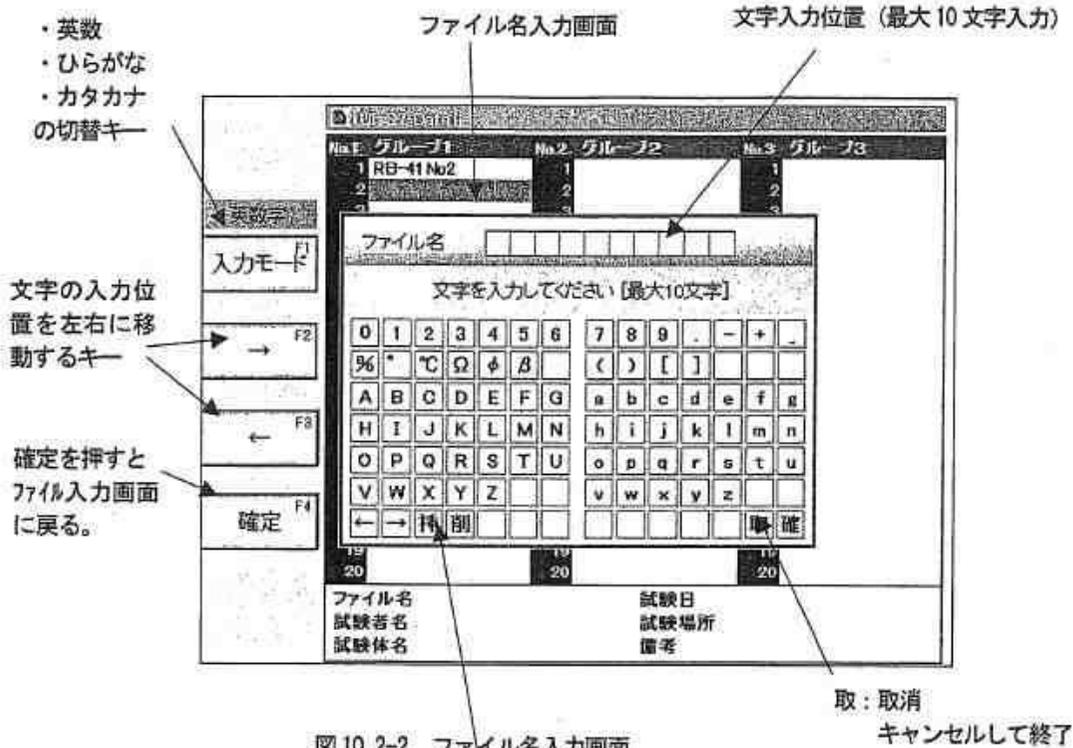


図 10.2-2 ファイル名入力画面

使用できる文字は、「英数」・「ひらがな」・「カタカナ」及び特殊文字が使用できます。

挿: 挿入 (1文字挿入)
 削: 削除 (1文字削除)
 確: 確定 (確定して修了)

小: 指定文字を小文字に変換
 大: 指定文字を大文字に変換



図 10.2-3 ひらがな入力画面



図 10.2-4 カタカナ入力画面

10.3. 読出

保存したファイル内の条件や探傷波形を読み出すことができます。

表 10.3-1 読出の方法

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1		保存・読出キー	連続保存・保存・読出を実行したいとき押してください。
2	F3	読出	F3を押すと、図10.3-1の画面を表示します。
3		上下左右キー	上下左右キーでカーソルを移動して、読出したいファイル名を選択してください。
4	F1	条件読出	条件を読出し、メインへ戻ります。
5	F2	プレビュー	探傷波形を読出し表示します。 F1/ENT/ESCキーを押すと読出画面に戻ります。
6	F3	取消	ファイル メイン画面に戻ります。

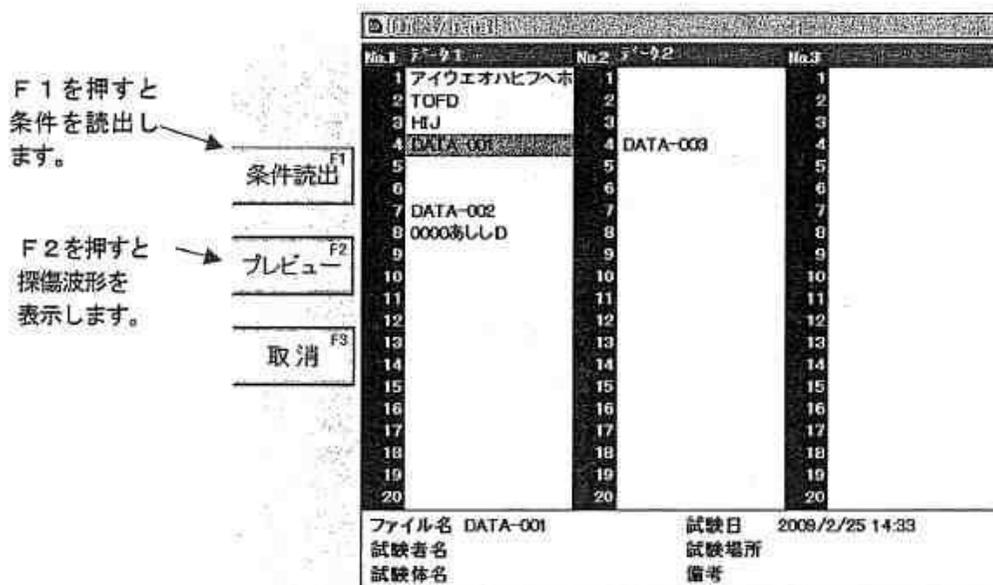


図 10.3-1 読出画面

10. 4. 削除

登録したファイルを削除することができます。

表 10.4 削除の方法

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1		保存・読出キー	連続保存・保存・読出を実行したいとき押してください。
2	F 4	読出	F 4を押すと、図 10. 4-1の画面を表示します。
3		上下左右キー	上下左右キーでカーソルを移動して、削除したいファイル名を選択してください。
4	F 1	終了	ファイル メインに戻ります。
5	F 2	削除	指定したファイルを削除します。 「***を削除してもよろしいですか」 のメッセージが表示されます。 ENT：実行し削除モードに戻ります。 SEC：無効にし削除モードに戻ります。
6	F 5	全削除	フォルダ内のファイルを全て削除します。 「全ファイルを削除します 削除してもよろしいですか」 のメッセージが表示されます。 ENT：実行し削除モードに戻ります。 SEC：無効にし削除モードに戻ります。

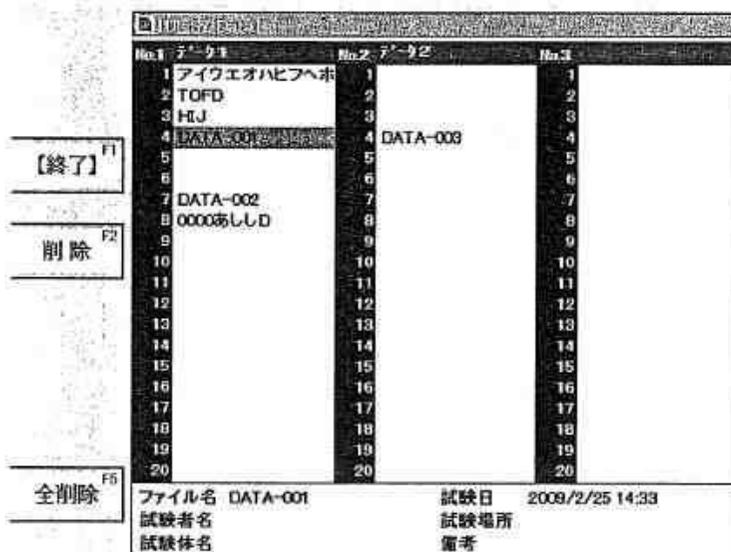


図 10.4-1 削除画面

10. 5. SDメモ리카ードのフォルダ構造

SDメモ리카ード内のフォルダ構造は、図10.5-1のようになっています。

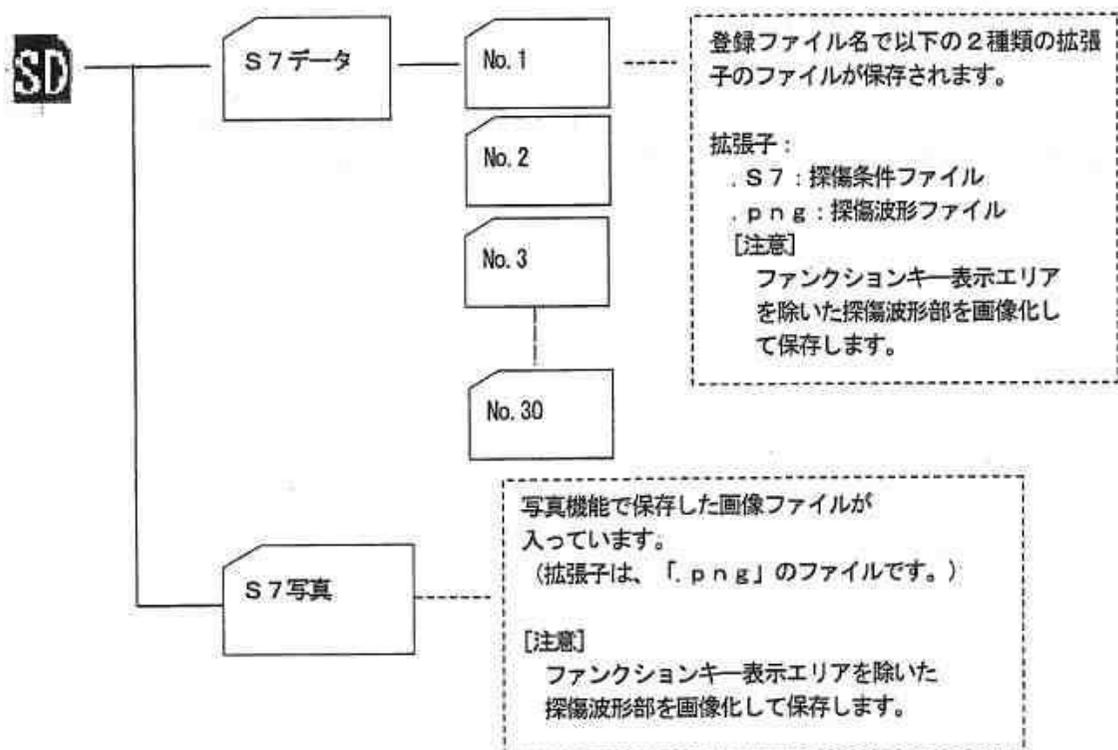


図10.5-1 SDメモ리카ードのフォルダ構造

新しいSDメモ리카ードを使用したときは、自動的に上記のフォルダを作成します。

『S7データ』フォルダ内のフォルダ名は、PCで事前に名前を付けておくと、UI-S7の画面に表示されます。なお、名前は“番号 グループ名”で作成してください。

(例1) No.3のグループ名を“菱湘”としたとき
 “03 菱湘”

(例2) No.10のグループ名を“鎌倉”としたとき
 “10 鎌倉”

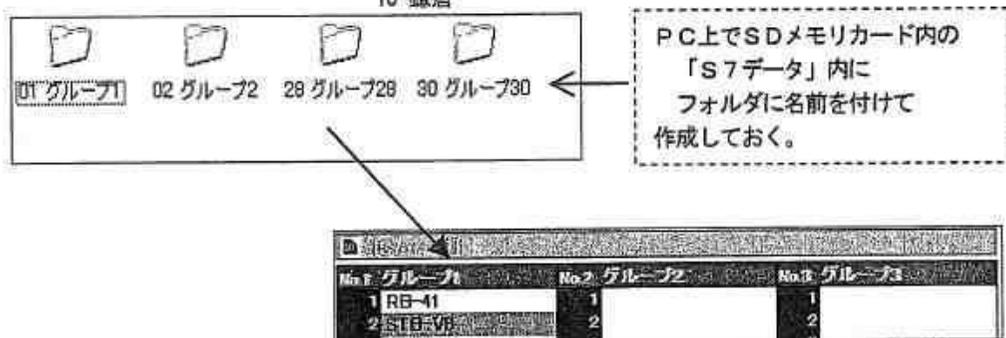


図10.5-2 SDメモ리카ードのフォルダ名

1.1. メイン画面のファンクションキー

電源投入後に液晶画面に表示されるファンクションキーを、図11.に示します。

ファンクションキーの構成は、メイン1～3の構成となっており、F5キーにてメイン画面が変わります。

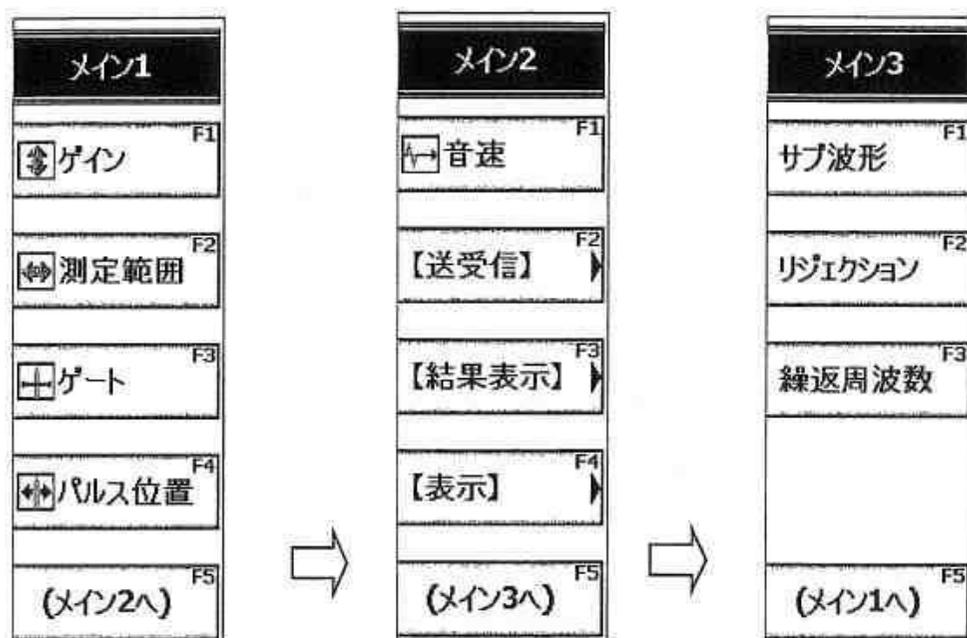


図11. メイン画面のファンクションキー一覧

1.1. 1項から1.1. 3項に、メイン1～3のファンクションの構成一覧を示します。

11. 1. メイン1 ファンクション

表 11.1-1 メイン1 ゲイン

メイン1 F1:ゲイン	ページ1	F1	F2	F3	F4	F5
			0.1dB	2.0dB	6.0dB	直接入力
ページ2	F1	F2	F3	F4	F5	
	自動調整 G1:80%	DAC 非連動/連動	基準感度 OFF/ON	基準感度 登録	(1ページへ)	

メイン1: ページ1 F4ゲインの直接入力

ゲイン	F1	F2	F3
F4:直接入力	小数点	確定	取消

表 11.1-2 メイン1 測定範囲

メイン1 F2:測定範囲	ページ1	F1	F2	F3	F4	F5
			直接入力	10mm	50mm	100mm
ページ2	F1	F2	F3	F4	F5	
	125mm	200mm	250mm	500mm	(3ページへ)	
ページ3	F1	F2	F3	F4	F5	
	1000mm	5000mm			(1ページへ)	

メイン1: ページ1 F1測定範囲の直接入力

測定範囲	F1	F2	F3
F1:直接入力	小数点	確定	取消

表 11.1-3 メイン1 ゲート

メイン1 F3:ゲート	ページ1	F1	F2	F3	F4	F5
			G1 起点	G1 幅	G1 レベル	OFF/ON
ページ2	F1	F2	F3	F4	F5	
	G2 起点	G2 幅	G2 レベル	OFF/ON	(ゲート切替)	
ページ3	F1	F2	F3	F4	F5	
	G3 起点	G3 幅	G3 レベル	OFF/ON	(ゲート切替)	
ページ4	F1	F2	F3	F4	F5	
	G4 起点	G4 幅	G4 レベル	OFF/ON	(ゲート切替)	
ページ5	F1	F2	F3	F4	F5	
	ビーム路程	フザー			(ゲート切替)	

メイン1：ページ5 F1ビーム路程の選択

ゲート	F1	F2	F3	F4	F5
F1ビーム路程	ピーク	アップ	ゼロクロス	ファースト	ビーク・アップ

メイン1：ページ5 F2ブザーの選択

ゲート	F1	F2	F3
F2ブザー	OFF	レベルを超えたとき	レベル以下

表 11.1-4 メイン1 パルス位置

メイン1	F1	F2	F3	F4	F5
F4:パルス位置	直接入力	単位 mm/ μ s	入射点 1点校正実行	入射点 2点校正実行	校正用板厚 25.0mm

メイン1：F1パルス位置の直接入力

パルス位置	F1	F2	F3	F4	F5
F1:直接入力	-	+	小数点	確定	取消

11. 2. メイン2 ファンクション

表 11.2-1 メイン2 音速

メイン2 F1:音速	ページ1	F1 直接入力	F2 3230m/s	F3 5900m/s	F4 1480m/s	F5 (2ページへ)
	ページ2	F1 音速 1点測定実行	F2 音速 2点測定実行	F3 音速測定+ 入射点校正	F4 測定用板厚 25.0mm	F5 (1ページへ)

メイン2:ページ2 F3測定板厚の直接入力

音速	F1	F2	F3
F4:測定用板厚	小数点	確定	取消

表 12.2-2 メイン2 送受信

メイン2 F2:送受信	ページ1	F1 探傷モード	F2 試験周波数	F3 帯域	F4 送信パルス幅	F5 (2ページへ)
	ページ2	F1 送信電圧	F2 インピーダンス 50Ω/300Ω	F3 オフセット	F4	F5 (1ページへ)

メイン2:ページ1 F1探傷モードの選択

送受信 F1:探傷モード	F1	F2	F3
	一探	二探	透過

メイン2:ページ1 F2試験周波数の選択

送受信 F2 試験周波数	ページ1	F1	F2	F3	F4	F5
		0.25MHz	0.5MHz	1MHz	2MHz	(2ページへ)
	ページ2	F1	F2	F3	F4	F5
		3MHz	4MHz	5MHz	10MHz	(3ページへ)
	ページ3	F1	F2	F3	F4	F5
		15MHz	20MHz	25MHz		(1ページへ)

メイン2:ページ1 F3帯域の選択

送受信 F3:帯域	F1	F2	F3
	狭帯域	広帯域	超広帯域

メイン2:ページ1 F4パルス幅の選択

送受信 F4:送信パルス幅	F1	F2
	直接入力	初期値

メイン2:ページ1 F4パルス幅の直接入力

パルス幅 F1:直接入力	F1	F2	F3
	小数点	確定	取消

メイン2：ページ2 F1送信電圧の選択

送受信	F1	F2	F3
送信電圧	低	中	高

表11.2-3 メイン2 結果表示

メイン2	F1	F2	F3	F4	F5
F3:結果表示	DAC補正 OFF/ON	単位 mm/μs	表示桁数	表示タイプ %mm, y-d	ビーム路程

メイン2：結果表示 F3表示桁数の選択

結果表示	F1	F2	F3
F3:表示桁数	1mm	0.1mm	0.01mm

メイン2：結果表示 F4表示タイプの選択

結果表示	F1	F2	F3
F4:表示タイプ %mm, y-d	%mm表示	y-d表示	厚さ

メイン2：結果表示 F5ビーム路程の選択

ゲート	F1	F2	F3	F4	F5
F5:ビーム路程	ピーク	アップ	ゼロクロス	ファーストエ	ピーク・アップ

表11.2-4 メイン2 表示

メイン2	F1	F2	F3	F4
F4:表示	表示形式 RF/DC...	表示遅延	サブ波形	明るさ

メイン2：F1表示形式の選択

表示	F1	F2	F3	F4
F1:表示形式 RF/DC...	RF	DC	DC-	DC+

メイン2：F2表示遅延の選択

表示	F1	F2
F2:表示遅延	単位 mm/μs	直接入力

メイン2：F2表示遅延の選択の直接入力

パル位置	F1	F2	F3	F4	F5
F2:直接入力	-	+	小数点	確定	取消

メイン2：F3サブ波形

メイン3	F1	F2	F3
F3:サブ波形	MA	ビームホールド	【リセット】

メイン2：F4明るさの選択

結果表示	F1	F2	F3
F4:明るさ	明るい	普通	省電力

11. 3. メイン3 ファンクション

表 11.3-1 メイン3 サブ波形 (メイン2 F4 表示)

メイン3	F 1	F 2	F 3
F1:サブ波形	MA	ビークホールド	【リセット】

表 11.3-2 メイン3 リジェクション

メイン3	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5
F2:リジェクション	OFF/ON	直接入力	10%	20%	30%

メイン3 : リジェクションの直接入力

測定範囲	F 1	F 2	F 3
直接入力	小数点	確定	取消

表 11.3-3 メイン3 繰返し周波数

メイン3	F 1
F3:繰返し周波数	手動/自動

メイン3 : F 1手動の選択

繰返し周波数	F 1	F 2	F 3
手動	手動/自動	直接入力	初期値

メイン3 : F 2手動の直接入力

繰返し周波数	F 1	F 2	F 3
直接入力	小数点	確定	取消

12. MENU機能

MENU機能には、図12-1に示すようなファンクションキー表示による操作と、図12-2に示すようなアイコンによる操作があり、アイコン・モードのON/OFFで選択することができます。



図12-1 MENUのファンクションキー表示

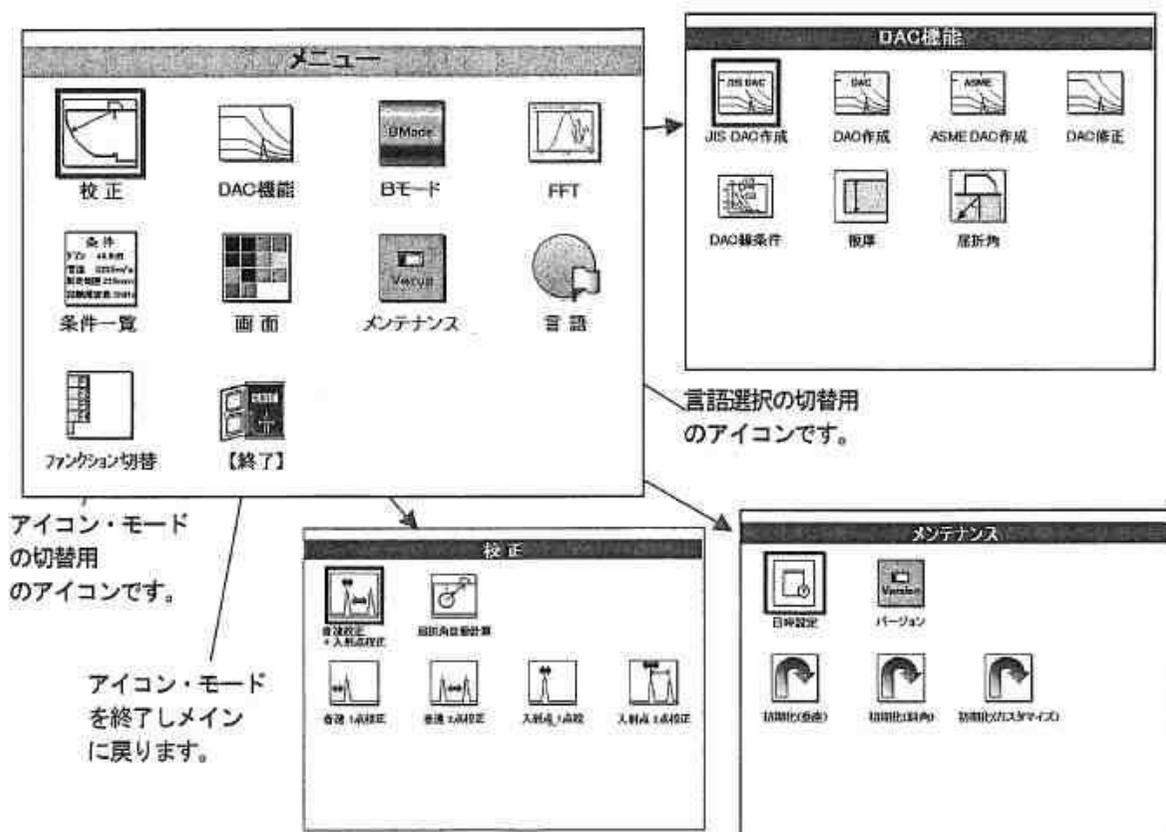


図12-2 MENUのアイコン表示

12. 1. ファンクションモード

12. 1. 1項 ~ 12. 1. 3項に、MENUのファンクションの構成一覧を示します。

12.1.1 メニュー1

表 12.1-1 MENUキー メニュー1 DAC機能

F1	F1	F2	F3	F4
DAC機能	作成/修正	DAC線条件	板厚	屈折角

DAC機能の作成/修正

DAC機能	F1	F2	F3	F4
F1: 作成/修正	JIS DAC 作成	DAC 作成	ASME DAC 作成	DAC 修正

DAC機能 作成/修正 の JIS DAC 作成

作成/修正	F1	F2	F3	F4	F5
F1: JIS DAC 作成	[開始]	試験片	板厚	屈折角	入射点

DAC機能 作成/修正 JIS DAC 作成 の開始

JIS DAC 作成		F1	F2	F3	F4	F5
F1: [開始]	ページ 1	[終了]	ゲイン +6dB	ゲイン -6dB	自動調整	(2ページへ)
	ページ 2	自動カーブ OFF/ON	カーブ速度 通常/高速			(1ページへ)

DAC機能 作成/修正 の DAC 作成

作成/修正	F1	F2	F3	F4	F5
F2: DAC 作成	ゲイン +2dB	ゲイン -2dB	自動カーブ OFF/ON	カーブ速度 通常/高速	[終了]

DAC機能 作成/修正 の ASME DAC 作成

作成/修正	F1	F2	F3	F4	F5
F3: ASME DAC 作成	ゲイン +2dB	ゲイン -2dB	自動カーブ OFF/ON	カーブ速度 通常/高速	[終了]

DAC機能 作成/修正 の DAC 修正

作成/修正	F1	F2	F3	F4	F5
F4: DAC 修正	ゲイン +2dB	ゲイン -2dB	自動カーブ OFF/ON	カーブ速度 通常/高速	[終了]

DAC機能のDAC線条件

DAC機能	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5
F2: DAC線条件	DAC線 OFF/ON	線数	線間隔	判定レベル	上下移動

DAC機能 DAC線条件 の線数

DAC線条件	F 1	F 2	F 3	F 4
F2: 線数	6本	4本	3本	1本

DAC機能 DAC線条件 の線間隔

DAC線条件	F 1	F 2
F3: 線間隔	6.0dB	直接入力

DAC機能 DAC線条件 の判定レベル

DAC線条件	F 1	F 2	F 3
F4: 判定レベル	M	L	LL

DAC機能 DAC線条件 の上下移動

DAC線条件	F 1	F 2	F 3	F 4
F5: 上下移動	0.1dB ピッチ	0.5dB ピッチ	2.0dB ピッチ	6.0dB ピッチ

DAC機能 の板厚

DAC条件	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5
F3: 板厚	15mm	20mm	25mm	30mm	直接入力

DAC機能 の屈折角

DAC条件	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	
F4: 屈折角	ページ 1	垂直	60.0度	70.0度	直接入力	(2ページへ)
	ページ 2	自動計算 穴深さ	自動計算 穴径φ	屈折角計算 [開始]	F 4	F 5

屈折角 手動の直接入力

屈折角	F 1	F 2	F 3
直接入力	小数点	確定	取消

表 12.1-2 MENUキー メニュー1 Bモード

F2 : Bモード	F1	F2
	停止/開始	【終了】

表 12.1-3 MENUキー メニュー1 FFT

F3 : FFT	F1	F2	F3	F4	F5
	波形取得 手動/自動	窓関数	波形 取得範囲	自動調整	演算開始

FFT メニュー1 窓関数

F2 : 窓関数	F1	F2
	矩形	ハニング

FFT 波形取得範囲

F3 : 波形取得範囲	F1	F2	F3
	10波	20波	30波

表 12.1-4 MENUキー メニュー1 初期化

F4 : 初期化	F1	F2	F3
	垂直	斜角	画面

12.1.2 メニュー2

表12.1-5 MENUキー メニュー2 条件一覧

F1: 条件一覧	F1	F2	F3	F4	F5
	【終了】	【取消】	ゲート		波形表示 OFF/ON

(16.1項 探傷条件一括表示 参照)

F3: [探傷条件]→[ゲート]→[DAC1]→[DAC2]→[カスタム]

表12.1-6 MENUキー メニュー2 色設定

F2: 色設定	ページ1	F1	F2	F3	F4	F5
		標準	白黒 背景: 白	白黒 背景: 黒	自由選択	(2ページへ)
	ページ2	F1	F2	F3	F4	F5
		色条件 【保存】	色条件 【読出】	色保存先 本体/SD		(1ページへ)

色設定 自由選択

F4: 自由選択	F1	F2	F3	F4	F5
	背景	目盛り	波形	ゲートバル 超え波形	(2ページへ)
	F1	F2	F3	F4	F5
	DAC 基準線	DAC線	ゲート1	ゲート2	(3ページへ)
	F1	F2	F3	F4	F5
	ゲート3	ゲート4			(1ページへ)

表12.1-7 MENUキー メニュー2 明るさ

F3: 明るさ	F1	F2	F3
	明るい	普通	省電力

12.1.3 メニュー3

表 12.1-8 MENUキー メニュー3 バージョン

F1 : バージョン	F1	F2	F5
	【終了】	バージョンアップ	内部メモリ 一括削除

表 12.1-9 MENUキー メニュー3 日時設定

F2 : 日時設定	F1	F2	F3	F4	F5
	年	月	日	時	分

表 12.1-10 MENUキー メニュー3 日時設定

F3 : 言語	F1	F2
	日本語	ENGLISH

表 12.1-11 MENUキー メニュー3 アイコンモード

F3 : アイコンモード OFF/ON

12. 2. アイコンモード

ファンクションモードのとき、図12.2-1に示すメニュー3の画面で、F4キーを押してアイコンモードをONにすると図12.2-2に示すアイコン画面になります。

[操作手順]

ファンクションモードのとき

① F4 アイコンモード ON

② ENT を押す。

③ MENUキーを押す。

図12.2-2に示すアイコン画面になります。

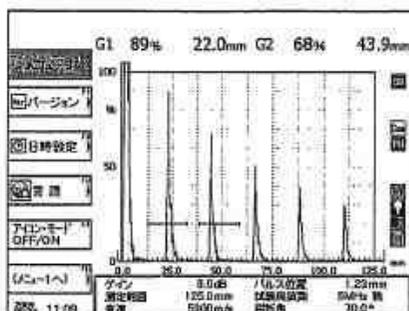


図 12.2-1 ファンクションモードのメニュー3画面

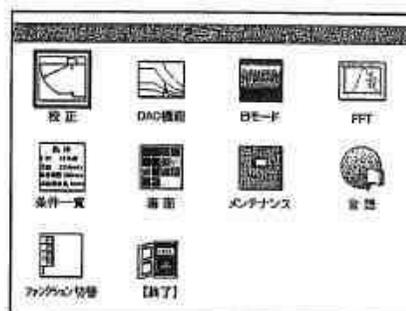
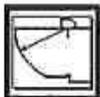


図 12.2-2 アイコンモードのメニュー画面

表 12.2-1 アイコン機能

アイコン表示	機能	アイコン表示	機能
 校正	以下の校正機能があります。 ①音速校正+入射点校正 ②屈折角計算、 ③音速1点校正 ④音速2点校正、 ⑤入射点1点校正 ⑥入射点2点校正	 画面	以下の画面に関係した条件が設定できます。 ①結果表示 ②波形表示 ③色表示 ④明るさ
 DAC機能	以下のDAC機能があります。 ①JIS DAC作成 ②DAC作成 ③ASME DAC作成 ④修正 ⑤DAC線条件	 メンテナンス	以下のメンテナンス機能を使用できます。 ①日時設定 ②バージョンアップ ③初期化(垂直) ④初期化(斜角)
 Bモード	Bモード機能を使うことができます。	 言語	使用言語の選択ができます。
 FFT	FFT機能を使うことができます。	 ファンクション切替	アイコンモードからファンクションモードに切替えることができます。
 条件一覧	条件一覧機能を使うことができます。	 [終了]	アイコンモードを終了します。

12.2.1 校正機能

校正のアイコン機能には、表 12.2.1-1 に示す6種類の機能があります。

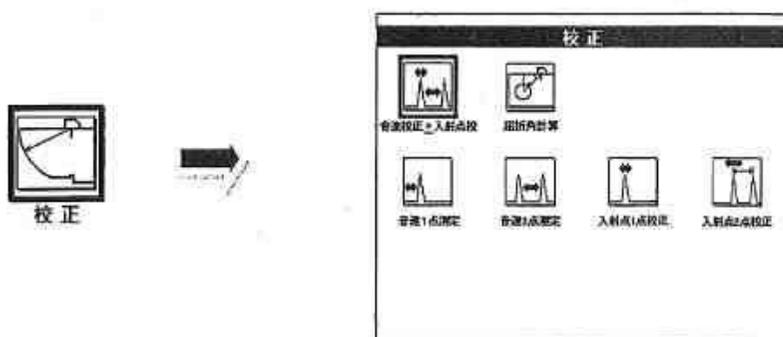


表 12.2.1-1 校正アイコン機能

アイコン表示	機 能	用 途	メイン・ファンクション機能
	音速校正+入射点校正	多重エコーを使って音速と入射点校正を同時に行います。	メイン2 F1: 音速のページ2 F3: 音速測定+入射点校正
	屈折角計算	屈折角を自動計算で算出し設定します。	MENU キー
	音速1点校正	R-B 1方式による音速校正を行います。	メイン2 F1: 音速のページ2 F1: 音速1点校正
	音速2点校正	多重エコーを使って音速校正を行います。	メイン2 F1: 音速のページ2 F2: 音速2点校正
	入射点1点校正	R-B 1方式による入射点校正を行います	メイン1 F4: パルス位置 F3: 1点校正実行
	入射点2点校正	多重エコーを使って入射点校正を行います。	メイン1 F4: パルス位置 F4: 2点校正実行

12.2.2 DAC 機能

DACのアイコン機能には、表 12.2.2-1 に示す 6 種類の機能があります。

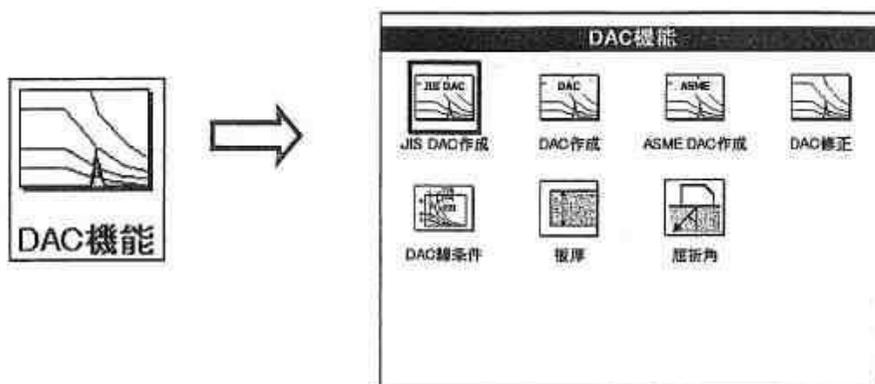


表 12.2.2-1 DAC アイコン機能

アイコン表示	機能	用途	メイン・ファンクション機能
	JIS DAC 作成	JIS DACの自動作成ができます。	MENU キー F1 : DAC 機能 F1 : 作成/修正 F1 : JIS DAC 作成
	DAC 作成	DACの作成ができます。	MENU キー F1 : DAC 機能 F1 : 作成/修正 F2 : DAC 作成
	ASME DAC 作成	ASME DACの自動作成ができます。	MENU キー F1 : DAC 機能 F1 : 作成/修正 F3 : ASME DAC 作成
	修正	DACの修正ができます。	MENU キー F1 : DAC 機能 F1 : 作成/修正 F4 : DAC 修正
	DAC 線条件	以下のDAC線条件が設定できます。 ・DAC 線の ON/OFF ・線数 ・線間隔 ・DAC 線の上下移動	MENU キー F1 : DAC 機能 F2 : DAC 線条件
	板厚	斜角探傷用板厚が設定できます。	MENU キー F1 : DAC 機能 F3 : 板厚
	屈折角	斜角探傷用屈折角が設定できます。	MENU キー F1 : DAC 機能 F4 : 屈折角

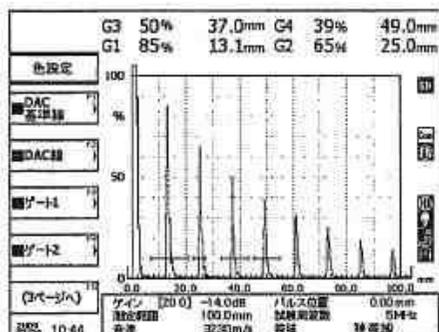
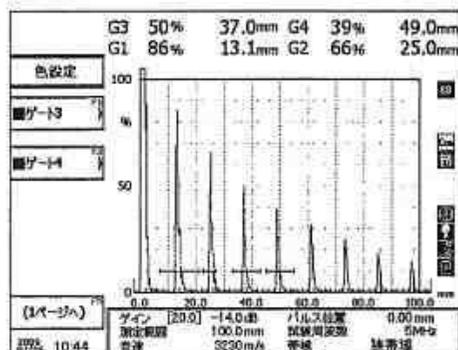
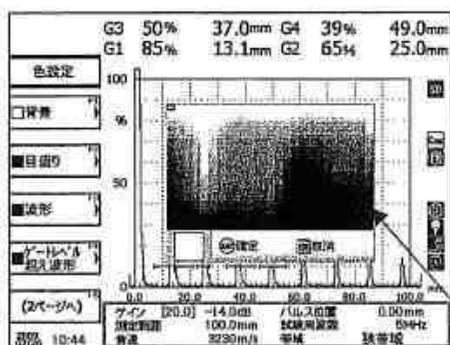
12.2.3 画面機能

画面のアイコン機能には、表 12.2.3-1 に示す4種類の機能があります。



表 12.2.3-1 画面アイコン機能

アイコン表示	機能	用途	メイン・ファンクション機能
	結果表示	以下の結果表示条件が設定できます。 ・DAC 補正 ON/OFF・mm/ μ s 単位・表示桁数 ・表示タイプ %/mm/y-d・ビーム路程	メイン2 F3: 結果表示
	波形表示	以下の波形表示が選択できます。 ・RF/DC/DC-/DC+	メイン2 F4: 結果表示
	表示色	以下の色が選択できます。 ・標準・白黒(背景:白)・白黒(背景:黒) ・自由選択(背景、目盛、波形、ゲート1~4) 波形、DAC 基準線、DAC 線、ゲート1~4)	MENU キー メニュー2 F2: 表示色
	明るさ	以下の明るさが選択できます。 ・明るい・普通・省電力	メイン2 F3: 明るさ



色の選択パレットの表示
上下左右キーでカーソルを移動
し色を選択します。

図 12.2.3-1 表示色の設定画面

12.2.4 メンテナンス機能

メンテナンスのアイコン機能には、表 12.2.4-1 に示す 4 種類の機能があります。

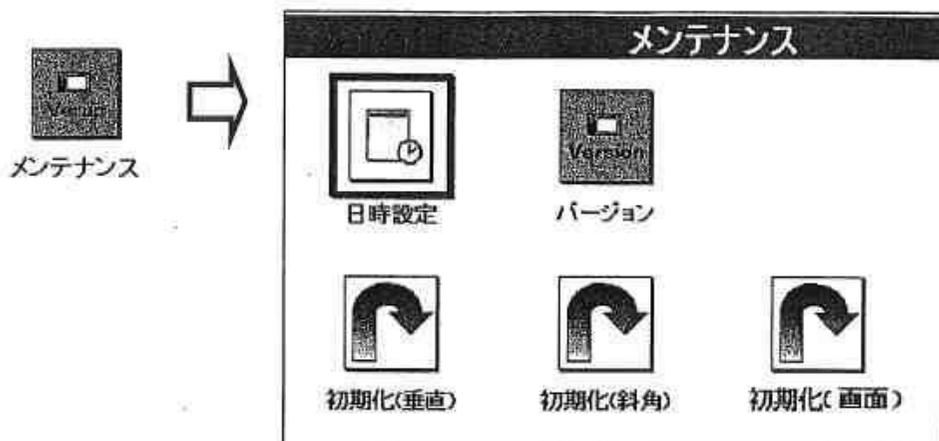


表 12.2.4-1 メンテナンス アイコン機能

アイコン表示	機 能	用 途	メイン・ファンクション機能
	日時設定	年・月・日・時・分が設定できます。	MENUキー メニュー-3 F2: 日時設定
	バージョンアップ	ソフトウェアのバージョンアップができます。	MENUキー メニュー-3 F2: バージョンアップ
 初期化(垂直)	初期化 (垂直)	垂直条件の初期化ができます。	MENUキー メニュー-1 F1: 垂直
 初期化(斜角)	初期化 (斜角)	斜角条件の初期化ができます。	MENUキー メニュー-1 F2: 斜角
 初期化(画面)	初期化 (画面)	色設定、明るさの初期化ができます。	MENUキー メニュー-1 F3: 画面

12.2.4.1 バージョンアップ機能

バージョンアップのアイコン機能には、表 12.2.4.1-1 に示す 3 種類の機能があります。

表 12.2.4.1-1 バージョンアップ アイコン機能

ファンクション表示	機能	用途	メイン・ファンクション機能
F1 【終了】	終了	バージョンアップ機能を終了します。	MENUキー メニュー3 F1: 終了
F2 バージョンアップ	バージョンアップ機能	バージョンアップを実行します。	MENUキー メニュー3 F2: バージョンアップ
F5 内部メモリ一括削除	内部メモリ一括削除	メモリ内のデータを一括削除します。	MENUキー メニュー3 F3: 一括削除

UI-S7のアプリケーションソフトウェアのバージョンアップは、『MENU』機能の中の「メニュー3」にある、『F1バージョン』にて行います。

表 12.2.4.1-2 アプリケーションのバージョンアップ方法

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1	MENU	メニュー	MENU キーを押してください。
2	F5	メニュー2へ	メニュー2へ移動します。
3	F5	メニュー3へ	メニュー3へ移動します。
4	F1	バージョン	図 12.2.4.1-1 に示す画面になります。 UI-S7のアプリケーションソフトウェアのバージョンアップを選択します。
5	F2	バージョン	「バージョンアップしてよろしいですか？」 とメッセージが表示されます。
6	ENT	確定	ENT キーを押すとバージョンアップを実行します。
7			バージョンアップが完了すると自動的に再起動を行います。

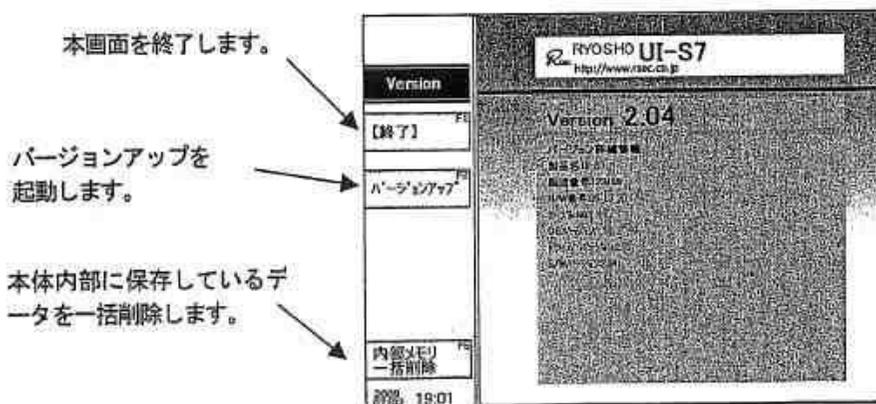
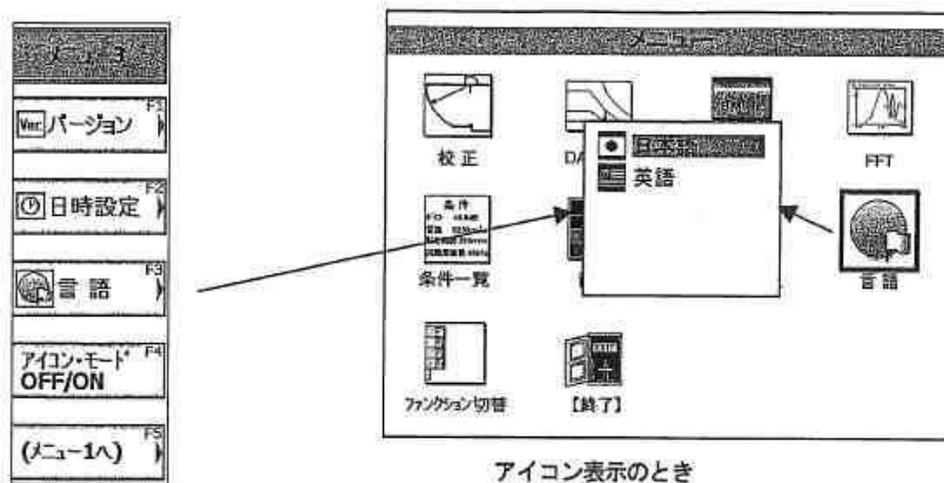


図 12.2.4.1-1 バージョンアップ画面

12.2.4.2 言語選択機能

言語のアイコン機能には、表 12.2.4.2-1 に示す 2 種類の機能があります。



ファンクション表示のとき

図 12.2.4.2-1 言語選択画面

表 12.2.4.2-1 言語選択機能

アイコン表示	機能	用途	メイン・ファンクション機能
 日本語	日本語選択	日本語を選択します。	MENU キー メニュー3 F3: 言語 F1: 日本語
 English	英語選択	英語を選択します。	MENU キー メニュー3 F3: 言語 F2: 英語

言語選択画面で、「F3 言語」又はアイコンの言語を押すと選択画面が表示されます。上下キーで、日本語、英語、の選択をし、ENT キーを押すと選択した言語に変わります。
* 言語選択はオプションで多言語にした場合の機能です。

12.3. DAC線（手動）の作成

左右上下キーを使ってカーソルを移動しDAC線を作成することができます。
表 12.3 にDAC線作成時に使用できるキーと機能について説明します。

表 12.3 DAC線作成時に使用キーと機能

使用キー	ファンクション表示	機 能
		右キー：カーソルを右に移動します。 左キー：カーソルを左に移動します。 上キー：カーソルを上に移動します。 下キー：カーソルを下に移動します。
F1	ゲイン +2.0 dB	F1 を押すと 2 dB ピッチでゲインを上げます。
F2	ゲイン -2.0 dB	F2 を押すと 2 dB ピッチでゲインを下げます。
F3	自動カーソル OFF/ON	ゲート内のピークエコーにカーソルが自動追従します。
F4	カーソル速度 通常/高速	カーソルの移動速度を変更します。
F5	終了	DAC の作成を終了し下記メッセージを表示します。 『DAC 作成を終了しますか?』 ENT はい ESC いいえ ENT：確定してメインに戻ります。 ESC：無効してメインに戻ります。

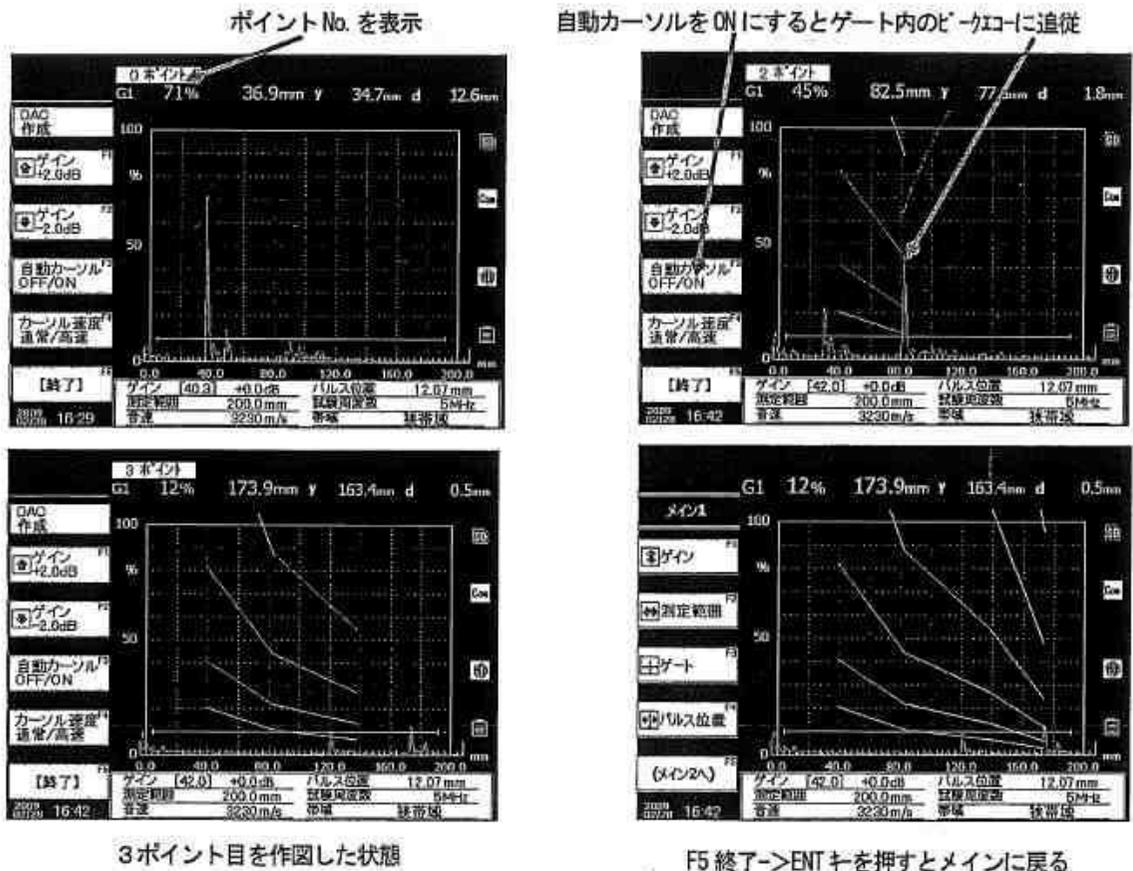


図 12.3 DAC線（手動）作成中の画面

12. 4. Bモード機能

MENUキーを押すと、図12.4に示す画面が表示されます。

F1 停止/開始キーを押すと、一定の速度で自動スキャンしながらBスコープ画像を表示します。

F1 停止/開始キーをもう一度押すと自動スキャンを停止します。

終了キーを押すと、メイン画面に戻ります。

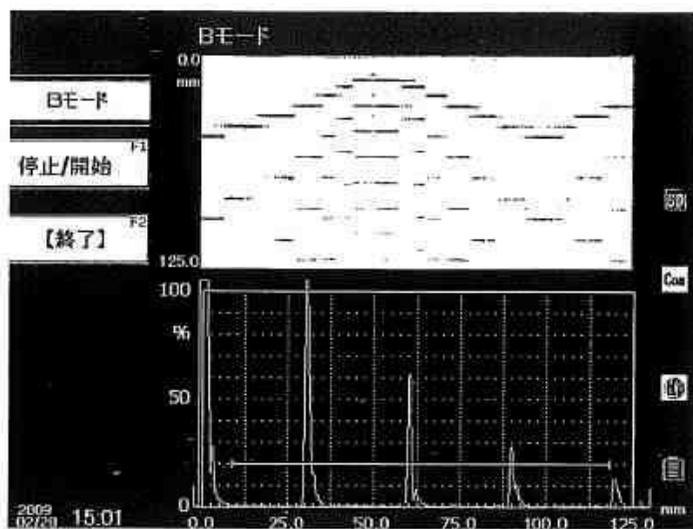


図 12.4 Bモード画面

12. 5. FFT (周波数分析) 機能

周波数の分析を行います。

単独エコーを分析する自動と、ある範囲内の複数エコー (パルス) の周波数分析をする手動機能ががあります。

12.5.1 操作手順

表12.5-1 FFT操作手順

手順	操作キー	キー名称	操作内容
1	F3 又は アイコン	FFT	FFTと起動する前に、分析対象エコーにゲート1のゲートを設定してください。
2	F1	波形取得 手動/自動	【自動】 分析対象のエコーをゲートで抽出しておく、計算ポイント数を自動的に決定します。 分析の対象となるエコーが探傷図形上で、近くに他のエコー (又はパルス) がなく、かつ、分析の対象となるエコーの信号対雑音比がよい場合には、自動的にそのエコー (又はパルス) を抽出し、分析の範囲を決め、比較的簡単に周波数分析を行うことができる方法です。
			【手動】 設定したゲート範囲を分析対象エコーとしてFFT演算します。 接近した2個の反射源からのエコーの周波数分析が可能となります。
3	F2	窓関数	窓関数を選択します。 ・矩形 : 分析対象が普通のエコー波形の場合 ・ハニング : 分析対象の波形が後方散乱雑音のように連続波に見える場合
	F3	波形取得範囲	波形の波数を選択します。 ・広帯域と予想される場合 N=10 ・狭帯域と予想される場合 N=20~30 波数が多い時は、N=30の方を選択してください。
4	F5	演算開始	周波数分析を行い演算結果を表示します。 (図12.5.2-1参照)
5	ENT 又は ESC		FFT結果画面で、表示条件の選択ができます。
6	F1	表示中心	画面上に表示されているグラフの中心を変更できます。一般的に公称周波数と同じにします。(初期値は、5MHzです。)
	F2	表示範囲	画面上に表示されているグラフの範囲を変更できます。(表示中心周波数を変更すると、表示中心周波数の2倍に自動設定されます。)
	F3	波形表示 OFF/ON	波形表示のON/OFFができます。
	F4	表示形式 RF/DC	波形形式 RF又はDC が選択できます。
7	ENT 又は ESC		FFTのメイン画面に戻ります。

12.5.2 FFT分析結果の表示

図12.5.2-1にFFTの分析結果の表示例を示します。

表12.5.2-1 FFT分析結果の表示項目

項目	内容
ピーク周波数	周波数スペクトルの最大振幅点の周波数を表示します。
上限周波数 (fu)	最大振幅点-6dBの上限周波数を表示します。
下限周波数 (fl)	最大振幅点-6dBの下限周波数を表示します。
中心周波数 (fc)	$f_c = (f_u - f_l) / 2$ を表示します。
比帯域幅 (Bw)	$Bw = [(f_u - f_l) / f_c] \times 100$ を表示します。

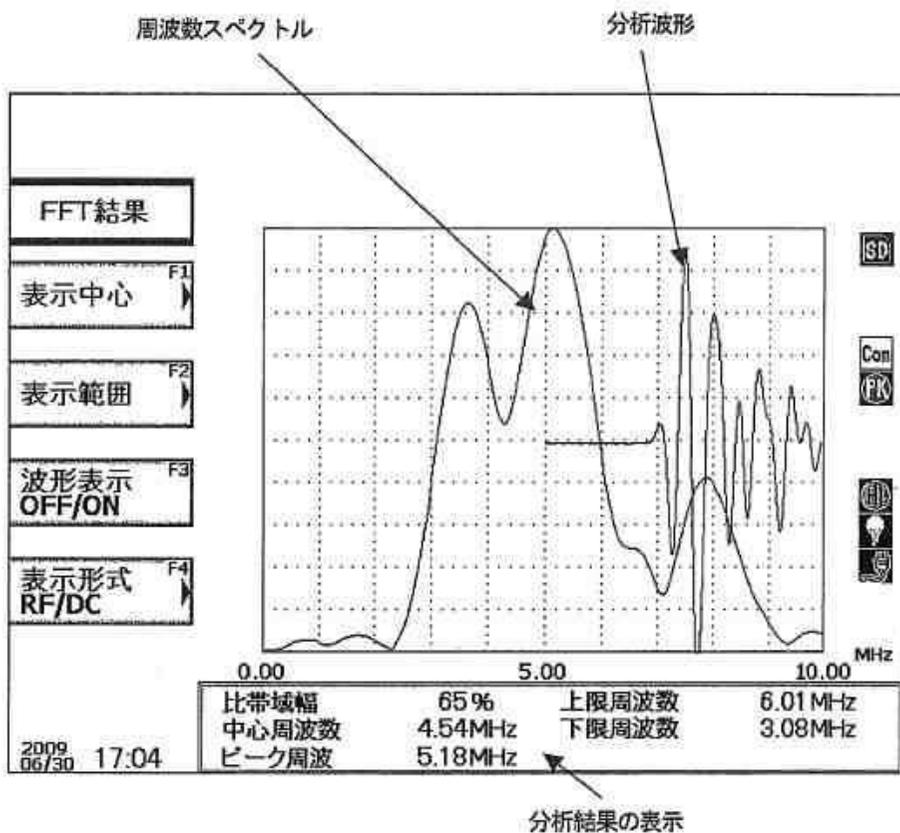


図12.5.2-1 FFT分析結果表示例

12.6. 条件一覧

探傷条件一括表示機能は、UI-S7の条件を一括で表示し設定することができるものです。
また、波形表示のあり、なし選択ができ、写真機能で保存することができます。

12.6.1 条件画面構成

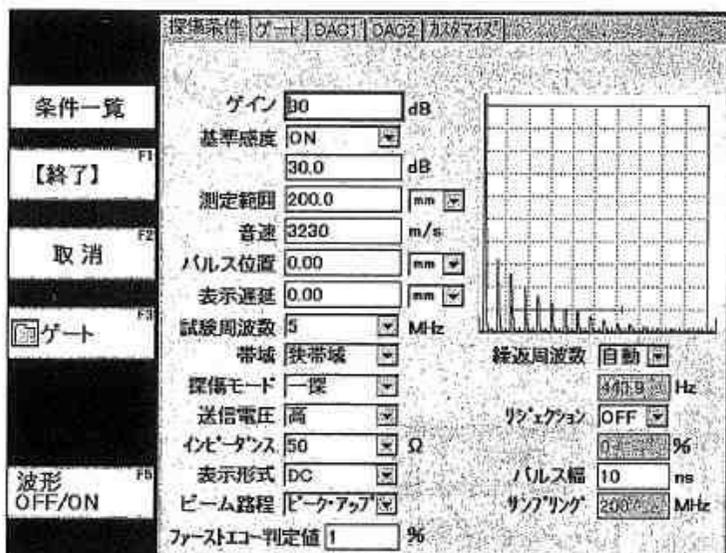
MENUキーを2回押すと、図12.6.1-1に示す「メニュー2」が表示されます。

この画面で、F1条件一覧キーを押すと、図12.6.1-2の画面が表示されます。

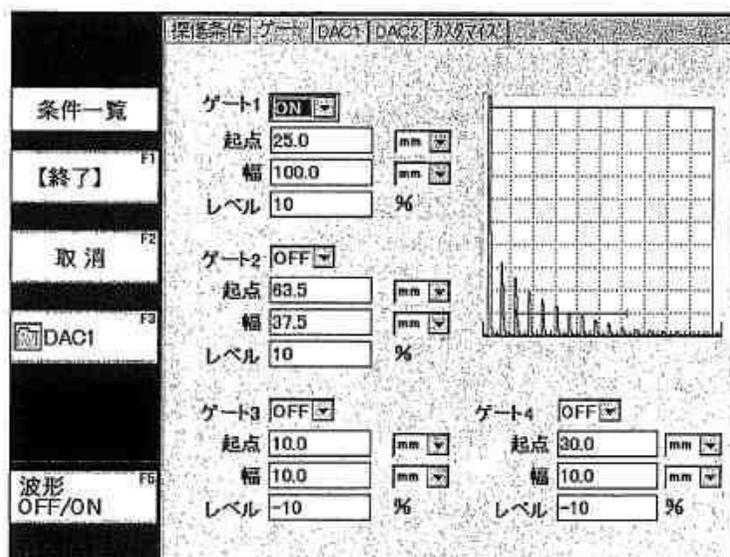
ここで、F3キーを押すと、【ゲート】→【DAC】→【探傷条件】→【カスタマイズ】と画面を切替えることができます。



図12.6.1-1 メニュー2画面

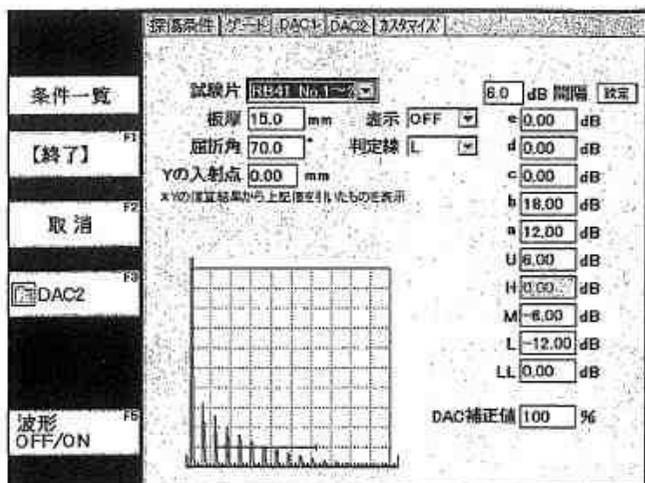


(1) 探傷条件画面

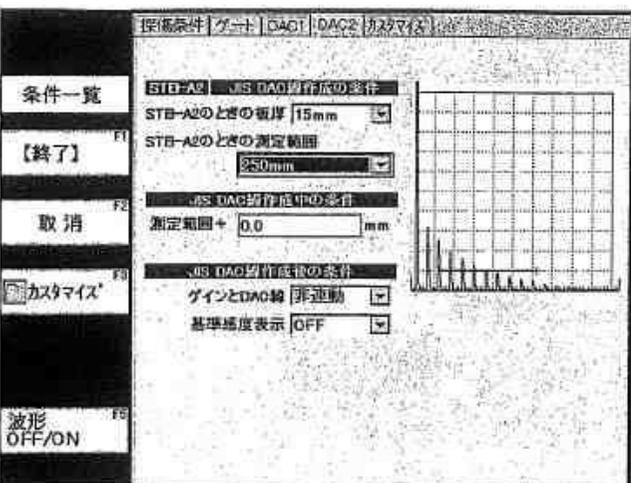


(2) ゲート設定画面

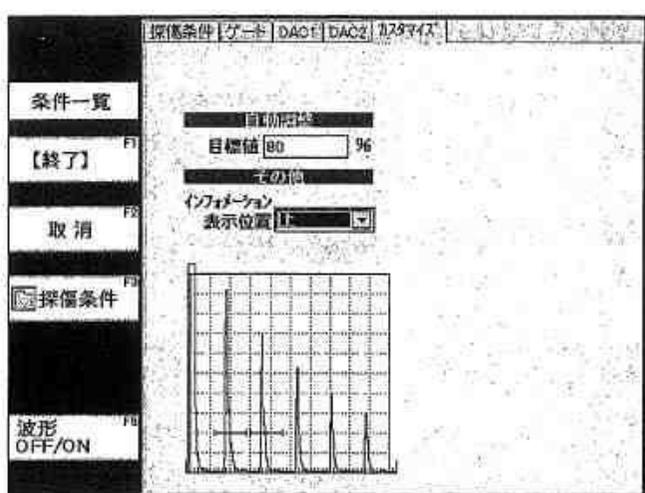
図12.6.1-2 探傷条件一覧画面



(1) DAC1 設定画面



(2) DAC2 設定画面



(3) カスタマイズ設定画面

インフォメーション表示位置の選択
(上を選択時の表示例)

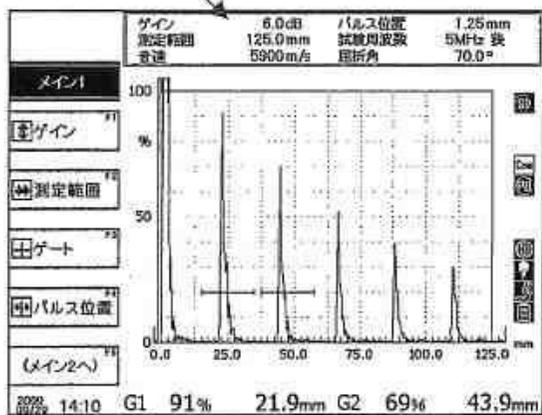


図 12.6.1-3 探傷条件一覧画面

12.6.2 操作手順

表 12.6.2-1 に示すキーにて、条件の設定ができます。

表 12.6.2-1 探傷条件一括表示画面 使用キー

操作キー	キー名称	操作内容
	上キー	各項目への移動ができます。
	上キー	
	確定 (Enter)	ゲイン <input type="text" value="3.5"/> dB 数値入力窓のときは、直接入力モードになります。 <input type="text" value="mm"/> 選択窓のときは、選択項目が表示されます。 上下キーで選択し ENT キーで確定します。
	取消 (Escape)	数値入力や選択操作時のキャンセルができます。
	写真	表示画面の画像を png 形式で保存します。

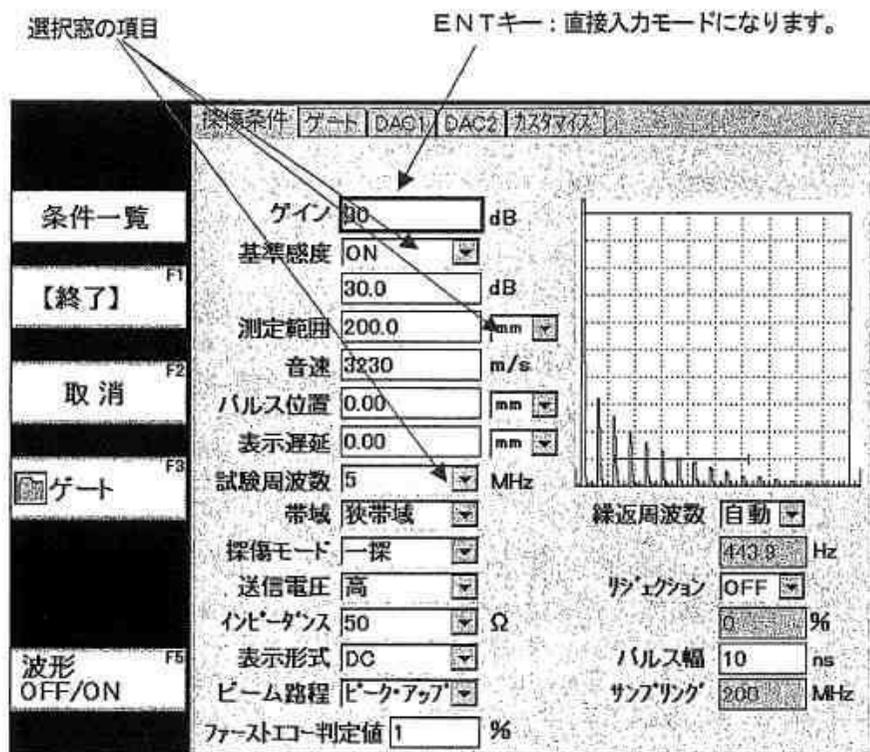


図 12.6.2-1 探傷条件一覧 設定画面

表 12.6.2-2 探傷条件一覧 設定方法と内容

区分	項目	設定方法	内容
探傷条件	ゲイン	直接入力で設定	0~110 dB まで 0.1 dB 単位で設定
	基準感度	基準感度+補正值 表示の ON/OFF を選択	[30.0] + 10.5dB / 40.5dB の表示選択
	測定範囲	直接入力で設定	5.9~14554.9mm
	音速	直接入力で設定	100~15,000m/s
	パルス位置	直接入力で設定	-5.9~8850mm
	表示遅延	直接入力で設定	-100~8850mm
	試験周波数	選択	0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25 MHz
	帯域	選択	狭帯域 / 広帯域 / 超広帯域
	探傷モード	選択	一探 / 二探 / 透過
	送信電圧	選択	低 / 中 / 高
	インピーダンス	選択	50Ω / 300Ω
	表示形式	選択	RF / DC / DC- / DC+
	ビーム路程	選択	ピーク / アップ / ゼロクロス / ファーストエコー / ビークアップ
	ファーストエコー判低値	直接入力で設定	ファーストエコーと認識するための判定レベルで、ファーストエコーの ピーク値と次のエコーの立ち上がりのレベル（エコーの谷間） の差を考慮して設定します。 0 ~ 100 %
	繰返周波数	選択 手動：直接入力で設定	手動/自動選択 手動：10Hz~4,883 Hz（測定範囲により制限有り）
	リジェクション	選択 ON：直接入力で設定	ON/OFF ON：0 ~ 100 %
	パルス幅	直接入力で設定	10 ~ 2500 ns
サンプリング	表示のみ	50 / 100 / 200MHz	

表 12.6.2-3 探傷条件一覧 設定方法と内容

区 分	項 目	設 定 方 法	内 容
ゲート	ゲート1	選択	ON/OFF
	起点	直接入力で設定	0 ~ 99,999.0 mm
	幅	直接入力で設定	0 ~ 99,999.0 mm
	レベル	直接入力で設定	0 ~ 100 %
	mm	選択	mm / μ s の選択
	ゲート2	選択	ON/OFF
	起点	直接入力で設定	0 ~ 99,999.0 mm
	幅	直接入力で設定	0 ~ 99,999.0 mm
	レベル	直接入力で設定	0 ~ 100 %
	ゲート3	選択	ON/OFF
	起点	直接入力で設定	0 ~ 99,999.0 mm
	幅	直接入力で設定	0 ~ 99,999.0 mm
	レベル	直接入力で設定	0 ~ 100 %
	ゲート4	選択	ON/OFF
	起点	直接入力で設定	0 ~ 99,999.0 mm
	幅	直接入力で設定	0 ~ 99,999.0 mm
レベル	直接入力で設定	0 ~ 100 %	

表 12. 6. 2-4 探傷条件一覧 設定方法と内容

区分	項目	設定方法	内容
DAC 1	試験片	選択	STB-A2 / RB41 No. 1~2 / RB41 No. 3
	板厚	直接入力で設定	1.0 ~ 9,999.0 mm
	屈折角	直接入力で設定	0 ~ 90 度
	Yの入射角	直接入力で設定	1.0 ~ 9,999.0 mm
	表示	選択	DAC 線の表示 ON/OFF
	判定線	選択	LL / L / M / H / U / a / b / c / d / e
	dB 間隔 設定	直接入力で設定	LL~e の DAC 線間隔を一括設定 間隔 : 0 ~ 99 dB
	LL~e dB	直接入力で設定	DAC 線間隔を個別に設定 間隔 : 0 ~ 99 dB
	DAC 補正值	直接入力で設定	DAC 補正 ON のときの H 線レベルの設定 0~100%
DAC 2	STB-A2 のときの板厚	選択	JIS DAC 線作成時板厚を設定します。 「15mm」 / 「前回値」 DAC 線作成開始前の条件で作成 の選択。
	STB-A2 のときの測定範囲	選択	JIS DAC 線作成時板厚を設定します。 「150mm」 / 「250mm」 / 「前回値」 DAC 線作成開始前の条件で作成 の選択。
	測定範囲 + mm	直接入力で設定	JIS DAC 線作成中の測定範囲の設定をします。 作成前の測定範囲 + 設定値 : 0~9999mm
	ゲインと DAC 線	選択	JIS DAC 線作成後の条件を設定します。 ゲインと DAC 線の 非連動/連動 の選択
	基準感度表示	選択	JIS DAC 線作成後の条件を設定します。 基準感度表示の OFF/ON/前回値 の選択
カスタマイズ	ゲイン自動調整目標%	直接入力で設定	自動調整 (エコー高さの自動調整) の目標値を設定します。 0 ~ 100 %
	インフォメーション表示位置	選択	インフォメーションの表示位置を上/下の2種類から選択できます。

13. 仕様

13.1. 本体仕様

(1) 送信部

項目	仕様
出力インピーダンス	50 Ω 以下
パルス立ち上がり時間	10 ns 以下
パルス波形	スクエアパルス
パルス電圧	低: 100 V ± 30 V、中: 200 V ± 30 V、高: 280 V ± 30 V (負荷: 50 Ω、試験周波数: 5 MHz 時)
パルス幅	パルス幅 (ns) = $[(1/\text{試験周波数 MHz})/2] \times 1000 \pm 10\%$
パルス繰り返し周波数	試験周波数/帯域幅に連動して自動選択、手動調整可能。 測定範囲と連動して自動設定、10~4,883 Hz ± 5%の範囲で手動調整可能であるが、測定範囲と連動して上限値がある。

(2) 受信部

項目	仕様		
入力インピーダンス	50 Ω ± 15%、300 Ω ± 15% (一探触子法、二探触子法とも)		
感度	80 dB 以上 (5MHz 狭帯域)		
受信帯域幅	中心周波数 (MHz)	狭帯域 (MHz) (±20%)	広帯域 (MHz) (±20%)
	0.25	0.2 ~ 0.7	0.1 ~ 1.0
	0.5	0.2 ~ 0.7	0.1 ~ 1.0
	1	0.7 ~ 1.3	0.6 ~ 1.6
	2	1.5 ~ 2.5	1.3 ~ 3.0
	3	2.6 ~ 4.3	2.2 ~ 5.2
	4	2.6 ~ 4.3	2.2 ~ 5.2
	5	3.7 ~ 6.2	3.1 ~ 7.3
	10	7.7 ~ 12.3	6.4 ~ 14.1
	15	12.0 ~ 18.9	9.5 ~ 21.0
	20	18.4 ~ 26.3	14.0 ~ 28.3
	25	18.4 ~ 26.3	14.0 ~ 28.3
	超広帯域	0.6 ~ 13.3	
ゲイン調整器	調整範囲	合計 110 dB	
	ゲイン調整器のステップと誤差	ステップ	誤差
		0.1 dB	—
		2.0 dB	± 1.0 dB
6.0 dB	± 2.0 dB 以下		
増幅直線性	± 3% 以内		

(3) 時間軸部

項目	仕様		
測定範囲	音速 : 5,900 m/s のとき 5.9 ~ 14,555 mm 3,230 m/s のとき 3.2 ~ 7,968 mm		
画面上の時間軸直線性	± 1% 以内		
測定分解能	測定範囲	サンプリング	表示分解能
	5.9~50 mm	200 MHz	0.01 mm
	51~1,000 mm	100 MHz	0.03 mm
	1,001~14,555 mm	50 MHz	0.05 mm
パルス位置調整範囲	-フルスケル~+3,000 μ s \pm 5% (手動で連続調整可能)		
表示遅延範囲	-33.9~+3000.00 μ s \pm 5% (手動で連続調整可能)		

(4) 音速調整

項目	仕様
音速調整範囲	100 ~ 1,500 m/s
初期音速値	1,480 m/s, 3,230 m/s, 5,900 m/s (手動で連続調整可能)
調整ピッチ	1 m/s

(5) リジェクション

項目	仕様
機能オン/オフ	機能オンの場合のレベル
可変範囲	10%, 20%, 30%, 40%, 50% の5段階, 1%単位

(6) ゲート部

項目	仕様
ゲート数	2ゲート
ゲートマーカーの起点	画面上 0~時間軸フルスケル (手動で連続調整可能)
ゲートレベルの範囲	画面上 0~垂直軸フルスケル (手動で連続調整可能)
ゲートマーカーの幅	画面上 0~フルスケル (手動で連続調整可能)
ビーム 路程計測位置	①[ビーク] : パルスの尖頭 ②[アップ] : パルスの立ち上がりゲートを越えた位置 ③[ビークアップ] : パルスの立ち上がりゲートを越えた位置 エコー高さはゲート内ビーク値 手動で切替え可能
ゲート 機能オン/オフ	あり

(7) 斜角演算 (エコー高さ区分線作成機能)

項 目	仕 様
手動作成機能	手動で連続入力可能
補正機能	手動で連続入力可能 ただし、次の補正点への移動は自動
距離振幅補正 (DAC)	作成された線を基準にエコー 高さを [%] で表示
DAC 線作成中のゲイン 調整	可能
DAC 線作成後の探傷	探傷感度変更への対応 可能 (入力されたゲイン 値に応じて DAC 線移動)
DAC 線作成後の測定	可能 (ただし、事前に所定の範囲で DAC 線を作成して範囲変更 への対応をしている場合に限る。)
DAC 線の保存	DAC 線が画面に現れている・いないに関係なく保存できる。
屈折角	0.1 ° 単位
板厚	0.01 mm単位
DAC 線お/お	可能 (DAC 線おの場合でも、探傷条件表示エリア に [DAC 線の間隔] を表 示して、UI-25 が斜角探傷モード で動作中であることを表示。
DAC 線の数	1/3/4/6 本から選択
DAC 線のポイント数	最大 30 点
エコー 高さ判定レベル	M/L/LL 検出レベルの選択可能
スキップ表示間隔	0.1 スキップ単位
DAC 線の間隔	0 ~99.9 dB 間選択可能 0.1 dB 単位

(9) 探傷条件・結果の保存

項目	仕様
保存データ数	SDメモ리카ードの容量による。 フォルダ数：30 各フォルダ内：20ファイル 保存
データ読出しの種類	試験条件、波形画像

(10) 表示

項目	仕様
画面サイズ	6.5インチ TFTカラー液晶
有効表示領域	132.5×99.4 mm
画素数(ピクセル)	640(w)×480(H)
Aスコープ画素数(ピクセル)	通常時：424(w)×316(H) 拡大時：530(w)×421(H)
画面表示エリアの種類と内容	(1) タイトル表示エリア：メイン画面、スweep、プリズ、ゲイン、測定範囲など (2) 計測値表示エリア：エコー高さ、ビーム路程、y-dなど (3) ファンクション表示エリア：F1～F5 (4) 選択条件表示エリア：結果表示条件、探傷モード、ビーム路程など (5) 日付表示エリア：年、月、日、時、分 (6) インフォメーション表示エリア：探傷条件(ゲイン、測定範囲、試験周波数など)
探傷図形種類	基本図形で下記の種類が選択可能 (1) DC表示 ①全波整流 ②(+)半波整流 ③(-)半波整流 (2) RF表示 (3) sweep表示(ゲートで指定した範囲) (4) プリズ(静止画面)
探傷図形中の表示	(1) ゲートマークオン/オフ可能 (2) DAC線(距離振幅補正曲線)オン/オフ可能

(11) ケース構造・寸法・質量

項目	仕様
構造	強化ABS樹脂(前面・裏面)
寸法	約250(W)×160(H)×86(D)mm。(突起部含まず)
質量	約2.4kg(専用二次電池1個を含む)

(12) 電源

項 目	仕 様
電源の種類	(1) 専用二次電池 1個収容可能 (2) AC電源 (外付きACアダプタ使用)
連続使用時間	専用二次電池 1個の使用時間：約8時間 *1 *1 バックライト選択『普通』にて
消費電力	約15W (液晶の明るさ：明るいを選択時)
充電回路	内部充電方式 80%充電：約2.5時間 100%充電：約5時間

(13) 外部機器インタフェース仕様

項 目	仕 様
USB-1	USB Bミニ端子ソケット (メス) (スレーブ) V1.1
USB-2	USB Aミニ端子ソケット (メス) (ホスト) V1.1
イヤホンマイク	RC-5240準拠
SD	SD規格準拠 (最大メモリ容量：2GB)
DC15V	EIAJ-5 ジャック

1.3. 2. 付属品仕様

(1) ACアダプタ

入 力	(1) 電圧 AC 100 ~ 240 V ±10% (無調整) (2) 周波数 50 ~ 60 Hz ±3Hz
出 力	(1) 電圧 15 V (2) 電流 3.0 A
使用温度範囲	0 ~ 45°C
寸 法	99 × 44 × 28 mm 以内 (ケーブルを除く)
質 量	約 200 g (ケーブルを含む)

(2) 専用二次電池

電池	リチウムイオン電池
定格出力電圧	DC 11.1 V
定格出力電流	6,600 mAh
使用温度範囲	0~45°C
保存温度範囲	-20~20°C : 保存期間 約1カ年 [推奨保存温度] -20~45°C : 保存期間 約3ヶ月 -20~60°C : 保存期間 約1ヶ月 (満充電での保存で容量の残存率が約20%減少する期間を保存期間としています。)
寸法	135 (W) × 105 (H) × 24 (D) mm
質量	約 534 g

(3) SDメモ리카ード

大きさ (幅×長さ×厚さ)	24×32×2.1 mm
フォーマット形式	FAT16
誤消去防止スイッチ	有り

(4) アクセサリー

ハンドストラップ	本体持ち運び用ベルト
ネックストラップ	首かけ用ベルト
フットゴム	本体底のフット保護用ゴムシート

14. 保守について

UI-S7 を操作して、機能に異常が発生したと思われる場合や、操作上でよく分からない点については、お買い求めの販売店又は製造元へお問い合わせください。

(1) 保証について

この製品には、保証書が付いています。お買い上げ年月日、販売店名、ご使用者名等を記入・確認し、内容をよくお読み頂き、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

(2) 修理について

修理や別売り品のご用命は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理に際しては、下記の事項も併せてご連絡ください。

- ・ご使用者名（会社名）
- ・ご住所
- ・電話番号、FAX番号
- ・製造番号
- ・故障の症状、故障時の状況
- ・購入年月日

Microsoft, Windows 及び Windows ロゴは米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

その他、本書に記載されている商品名は、一般に各社の登録商標、商標です。

仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

お問合せ先



三菱電機グループ
菱電湘南エレクトロニクス株式会社
<http://www.rsec.co.jp>

〒247-0065 / 神奈川県鎌倉市上町屋214番地
TEL:0467-45-3411 FAX:0467-44-7517 E-mail:info@rsec.co.jp

●ご不明点等ございましたら、弊社超音波営業担当者までご連絡のほどお願い申し上げます。

13. 3. オプションパーツ

No	品名	備考
1	外部充電器	UI02-LCB1
2	ソフトケース (本体ケース)	
3	イヤホンマイク	
4	USBカードリーダー	

13. 4. 消耗品リスト

No	品名	備考
1	二次電池	リサイクル対応品
2	フット	本体底の金属プレート
3	コネクタカバー	オプションパーツ販売 (5個1セット)
4	フロントケース (パネルキー付き)	当社引取り交換
5	リヤケース (スタンド付き)	当社引取り交換
6	ハンドストラップ	アクセサリ販売
7	ネックストラップ	アクセサリ販売
8	フットゴム	アクセサリ販売